

## メモリ FeRAM

16 K (2 K×8) ビット I<sup>2</sup>C

## MB85RC16

## ■ 概要

MB85RC16は、不揮発性メモリセルを形成する強誘電体プロセスとシリコンゲート CMOS プロセスを用いた 2,048 ワード×8 ビット構成の FeRAM (Ferroelectric Random Access Memory: 強誘電体ランダムアクセスメモリ) です。

MB85RC16は、SRAM のようにデータバックアップ用バッテリーを使用しなくてもデータ保持が可能です。

MB85RC16 に採用しているメモリセルは書込み / 読出し動作でバイトあたり最低 10<sup>12</sup> 回の耐久性があり、ほかの不揮発性メモリ製品よりも大きく上回ります。

MB85RC16 では、フラッシュメモリや E<sup>2</sup>PROM のような長い書込み時間は不要のため、1 バイト単位での書込みを実現しています。したがって、ライトビジー状態のような書込み完了待ちシーケンスは必要としません。

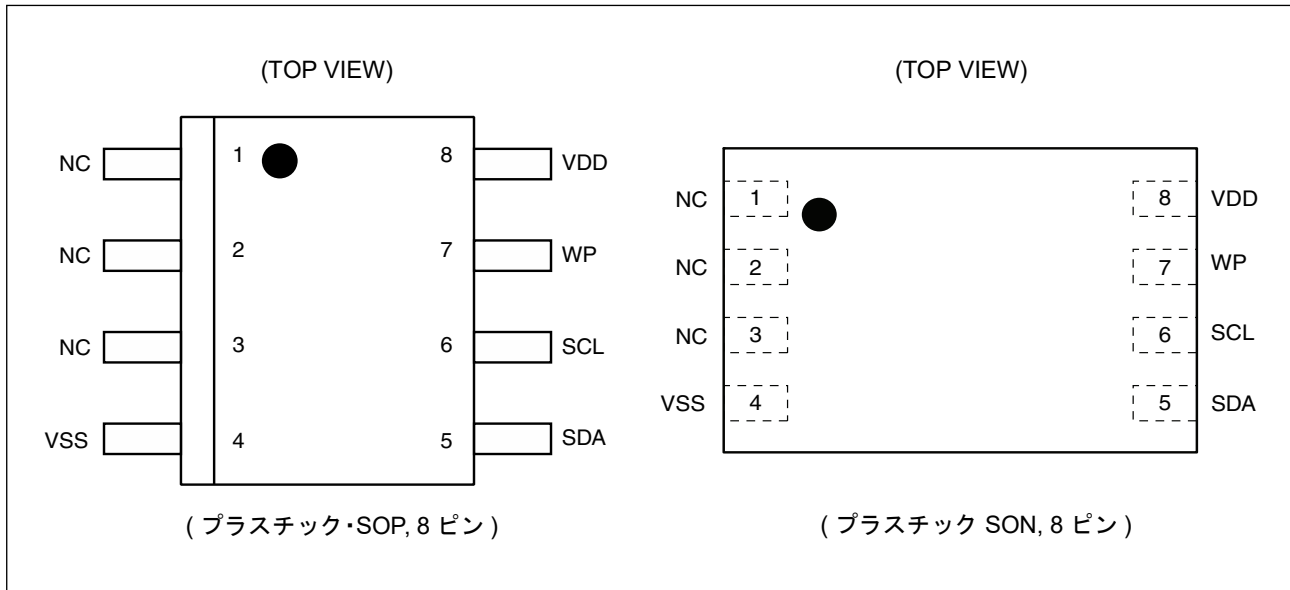
## ■ 特長

- ビット構成 : 2,048 ワード×8 ビット
  - 2 線式シリアルインタフェース : シリアルクロック (SCL) とシリアルデータ (SDA) の 2 ポートですべての制御が可能
  - 動作周波数 : 1 MHz (Max)
  - 書込み / 読出し耐性 : 10<sup>12</sup> 回 / バイト
  - データ保持特性 : 10 年 (+ 85 °C), 95 年 (+ 55 °C), 200 年以上 (+ 35 °C)
  - 動作電源電圧 : 2.7 V ~ 3.6 V
  - 低消費電力 : 動作電源電流 70 μA(Typ@1MHz)  
スタンバイ電流 0.1 μA(Typ)
  - 動作温度範囲 : - 40 °C ~ + 85 °C
  - パッケージ : プラスチック SOP, 8 ピン  
プラスチック SON, 8 ピン
- 本製品は RoHS 指令に適合しています。

富士通セミコンダクターメモリソリューション株式会社はRAMXEED株式会社に社名変更しました。  
RAMXEED株式会社は既存の富士通の製品型格のまま引き続き製品提供しサポートしていきます。

# MB85RC16

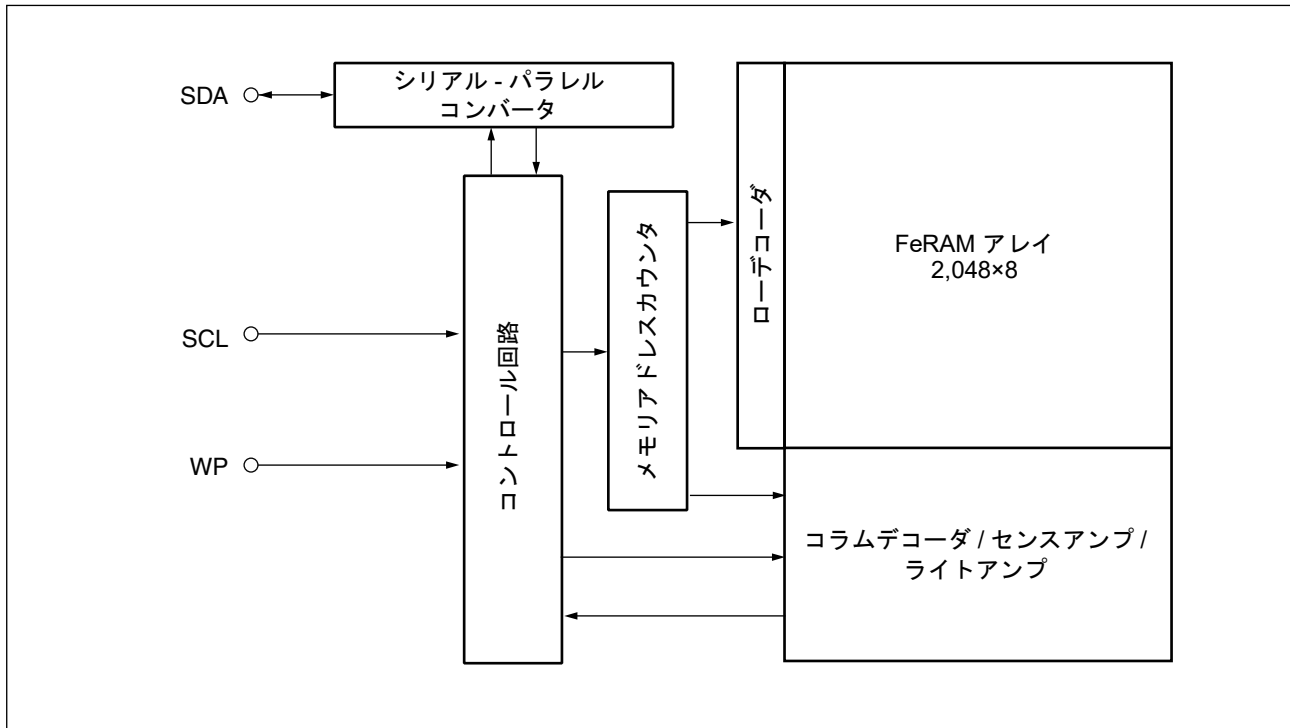
## ■ 端子配列図



## ■ 端子機能説明

端子番号	端子名	機能説明
1～3	NC	未使用端子 開放, もしくは, VDD または VSS 端子に接続してください。
4	VSS	グランド端子
5	SDA	シリアルデータ入出力端子 メモリアドレスやデータを送受信する双方向端子です。複数のデバイスを接続できます。出力はオープンドレインになっていますので, 外部回路にプルアップ抵抗が必要です。
6	SCL	シリアルクロック端子 シリアルデータ入出力タイミングのためのクロックを入力する端子です。クロック立上りでデータを取り込み, 立下りでデータを出力します。
7	WP	ライトプロテクト端子 ライトプロテクト端子が“H”レベルのとき, 書込み不可です。“L”レベルのとき, すべてのメモリ領域が書換え可能です。読出しは, ライトプロテクト端子の状態にかかわらず常に可能です。ライトプロテクト端子は内部で VSS 端子にプルダウンされており, 端子がオープンの場合は“L”レベル(書込み可能状態)として認識します。
8	VDD	電源電圧端子

## ■ ブロックダイアグラム

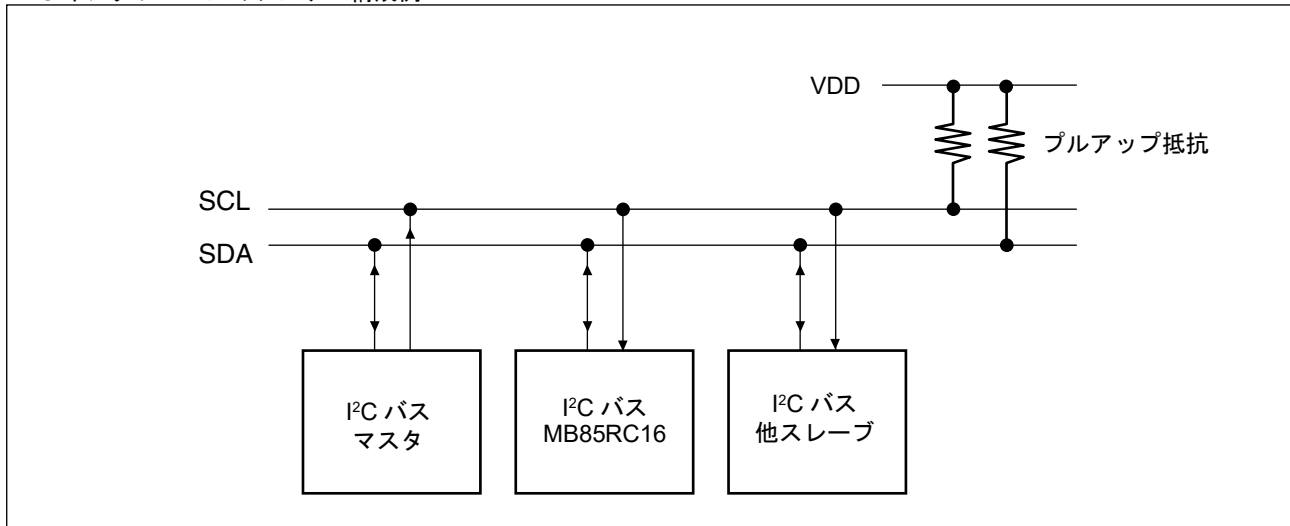


## ■ I<sup>2</sup>C (Inter-Integrated Circuit)

MB85RC16は、2線式シリアルインタフェース、I<sup>2</sup>Cバスに対応しており、スレーブデバイスとして動作します。I<sup>2</sup>Cバスは、通信の役割が「マスタ」側と「スレーブ」側で明確に異なり、マスタ側が制御の主導権を持ちます。

また、パーティライン構成が可能となっており、1つのマスタで複数のスレーブデバイスと接続できます。

### ・I<sup>2</sup>Cインタフェースのシステム構成例



# MB85RC16

## ■ I<sup>2</sup>C 通信の開始と終了

I<sup>2</sup>C バスは、2 線だけで通信を実現するため、SDA 入力の切換えを SCL の状態が“L” レベルの期間内に行ってください。ただし、通信の開始と終了については SCL の状態が“H” レベルの期間内に SDA を切り換えてください。

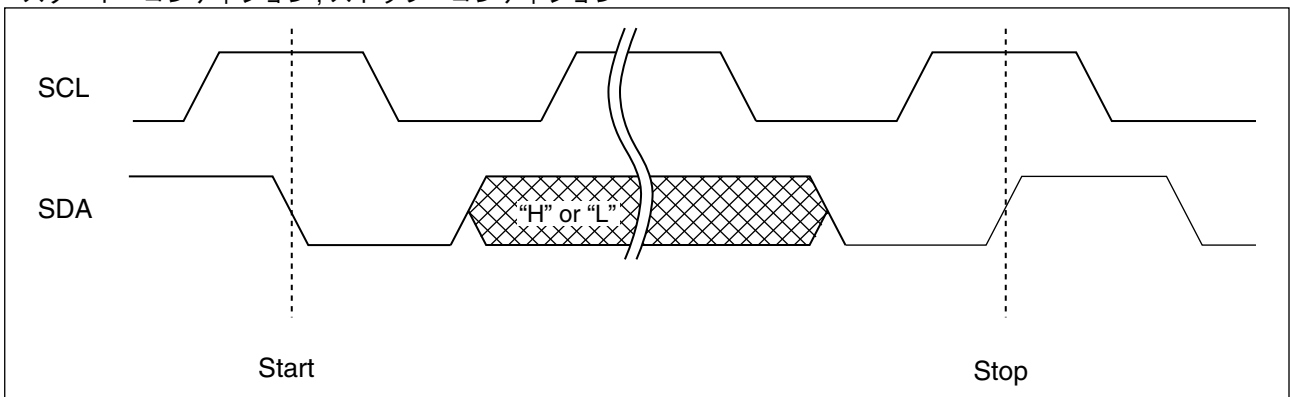
### ・スタート・コンディション

I<sup>2</sup>C バスが、読みまたは書き込みの動作を開始するには、SCL 入力の状態が“H” レベルの期間に、SDA 入力の状態を“H” レベルから“L” レベルに設定してください。

### ・ストップ・コンディション

I<sup>2</sup>C バスの通信を終了するには、SCL 入力の状態が“H” レベルの期間に、SDA 入力の状態を“L” レベルから“H” レベルに設定してください。読み動作の場合には、ストップ・コンディションを入力することで読みが終了し、スタンバイ状態になります。書き込み動作の場合には、ストップ・コンディション入力で書換えデータの入力が終了し、スタンバイ状態になります。

### ・スタート・コンディション、ストップ・コンディション



(注意事項) FeRAM デバイスでは書き込み動作時、ストップ・コンディション後のメモリ書き込み待ち時間 (twc) は必要ありません。

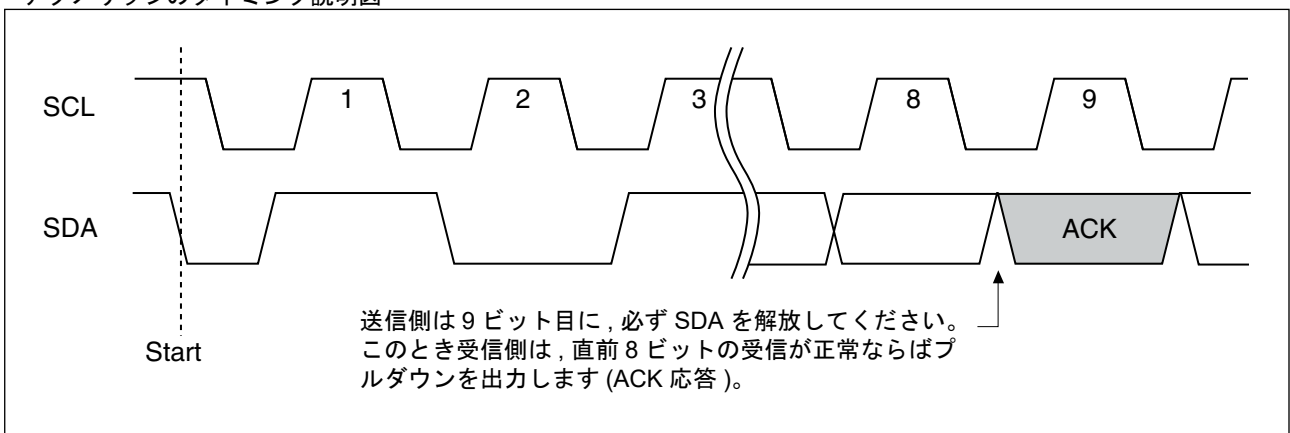
## ■ アクノリッジ (ACK)

I<sup>2</sup>C では、メモリアドレス情報や、メモリ情報などのシリアルデータを 8 ビット単位で送受信します。ACK 信号とは、この 8 ビットデータごとに、正常に送信または受信されたことを示す信号です。8 ビットの送受信が行われるたび SCL の 9 クロック目に、受信側が毎回“L” レベルを出力します。送信側では、この 9 クロック目で ACK 信号を受信確認するため、一時的にバスを解放します。この解放期間中に、受信側では SDA ラインにプルダウンを返して通信が正常なことを示します。

Slave 側が、ACK “L” レベル応答前または受信前にストップ・コンディションを受信した場合、動作を終了してスタンバイ状態になります。

一方、Slave 側は、NACK “H” レベル応答後または受信後にバスを解放状態にします。Master 側は、このバス開放期間に、ストップ・コンディションまたはスタート・コンディションを生成します。

### ・アクノリッジのタイミング説明図



## ■ メモリアドレス構成

MB85RC16は、メモリアドレスの11ビット情報を保存するメモリアドレスバッファを持っています。

Byte Write, Page Write, Random Read コマンドでは、メモリ上位アドレス(3ビット)とメモリ下位アドレス(8ビット)の入力により計11ビットのメモリアドレスを構成し、メモリアドレスバッファへの上書き保存とメモリへのアクセスを行います。

Current Address Read コマンドでは、メモリ上位アドレス(3ビット)の入力と、メモリアドレスバッファに保存されていたメモリアドレスの下位アドレス(8ビット)により計11ビットのメモリアドレスを構成し、メモリアドレスバッファへの上書き保存とメモリへのアクセスを行います。

## ■ デバイス・アドレス・ワード

スタート・コンディションに続いて、8ビットのデバイス・アドレス・ワードを入力します。この入力で、デバイスは、読出または書込み動作のいずれかを決定します。ただし、クロックは必ずマスタが駆動します。

デバイス・アドレス・ワード(8ビット)は、デバイス・コード(4ビット)、メモリ上位アドレス・コード(3ビット)、Read/Write コード(1ビット)の3コードで構成されます。

### ・ デバイス・コード(4ビット)

デバイス・アドレス・ワードの上位4ビットはデバイス・タイプを識別するデバイス・コードで、本製品では“1010”で固定です。

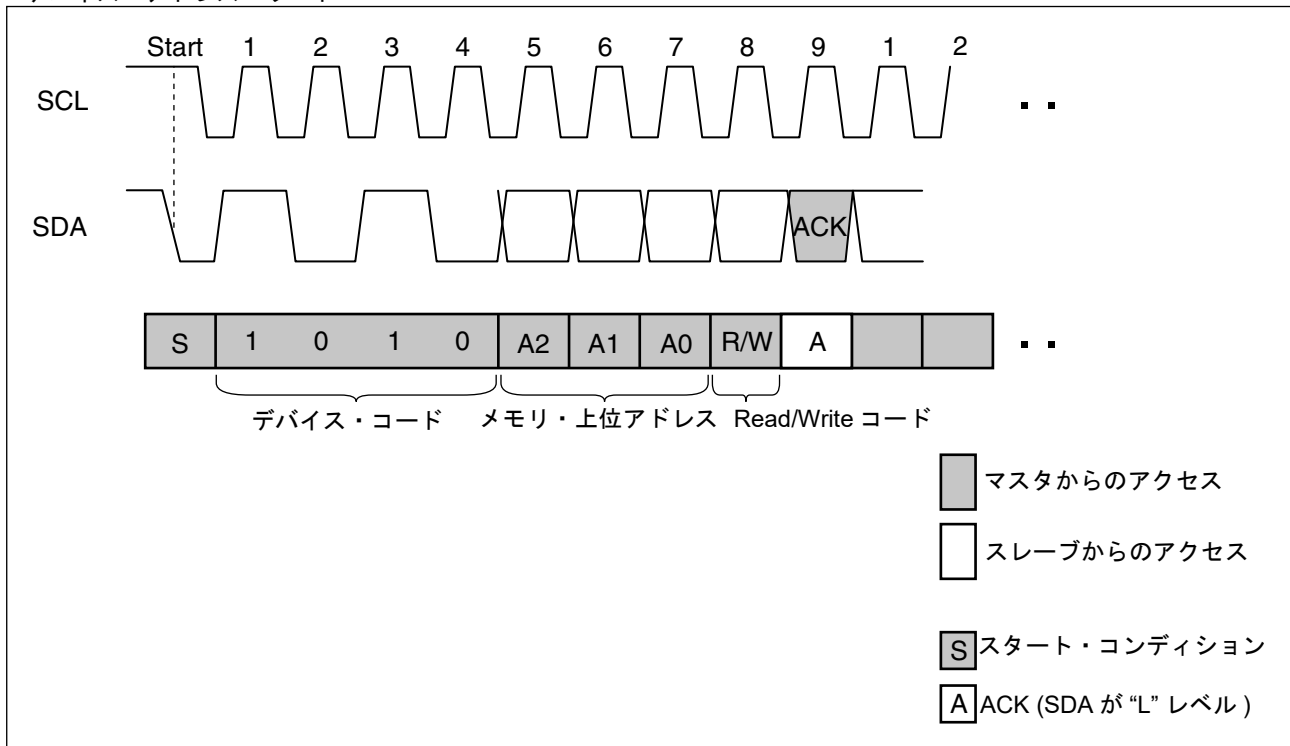
### ・ メモリ上位アドレス・コード(3ビット)

デバイス・コードに続けてメモリ上位アドレス・コードを入力します。本デバイスでは外部端子設定によるスレーブアドレスの選択は行いません。本3ビットは、スレーブアドレスの設定ビットではなく、メモリアドレスの上位3ビット設定用のビットとなります。

### ・ Read/Write コード(1ビット)

デバイス・アドレス・ワードの8ビット目は、R/W (Read/Write) コードです。“0”入力の場合は書込み動作、“1”入力の場合は読出し動作です。なお、デバイス・コードが“1010”でない場合は、読出し/書込み動作に入らずスタンバイ状態のままです。

### ・ デバイス・アドレス・ワード



## ■ データ構成

マスタは、スタート・コンディションに続きデバイス・アドレス・ワード (8 ビット) を入力した後、スレーブが、9 ビット目に ACK “L” レベルを出力します。マスタは ACK 応答を確認した後、Byte Write, Page Write, Random Read コマンドでは、続いて 8 ビットのメモリ下位アドレスを入力します。Current Address Read コマンドでは、メモリ下位アドレスの入力行わず、アドレスバッファの下位 8 ビットをメモリ下位アドレスとして使用します。

メモリ下位アドレスの入力が終わると、スレーブは再び 9 ビット目に ACK “L” レベルを出力します。

この後、入出力のデータが 8 ビット単位で続き、以降 8 ビットデータごとに ACK “L” レベルを出力します。

## ■ FeRAM のアクノリッジ・ポーリング不要について (Acknowledge Polling)

FeRAM デバイスは書き込み時間が高速なため、アクノリッジ・ポーリングによる ACK 待ち \* は発生しません。

\* : E<sup>2</sup>PROM では、書換え中か否かを判定する機能として、アクノリッジ・ポーリングがあります。書換えの期間中、スタート・コンディションに続いてデバイス・アドレス・ワード (8 ビット) を入力し、9 ビット目のアクノリッジによって書換え中か否かを判定するのが一般的です。

## ■ ライトプロテクト (WP)

ライトプロテクト端子を “H” レベルにすることで、全メモリアレイが書き込み禁止になります。ライトプロテクト端子が “L” レベルの場合は、全メモリアレイの書換えができます。読出しは、ライトプロテクト端子が “H” レベル、“L” レベルにかかわらず可能です。

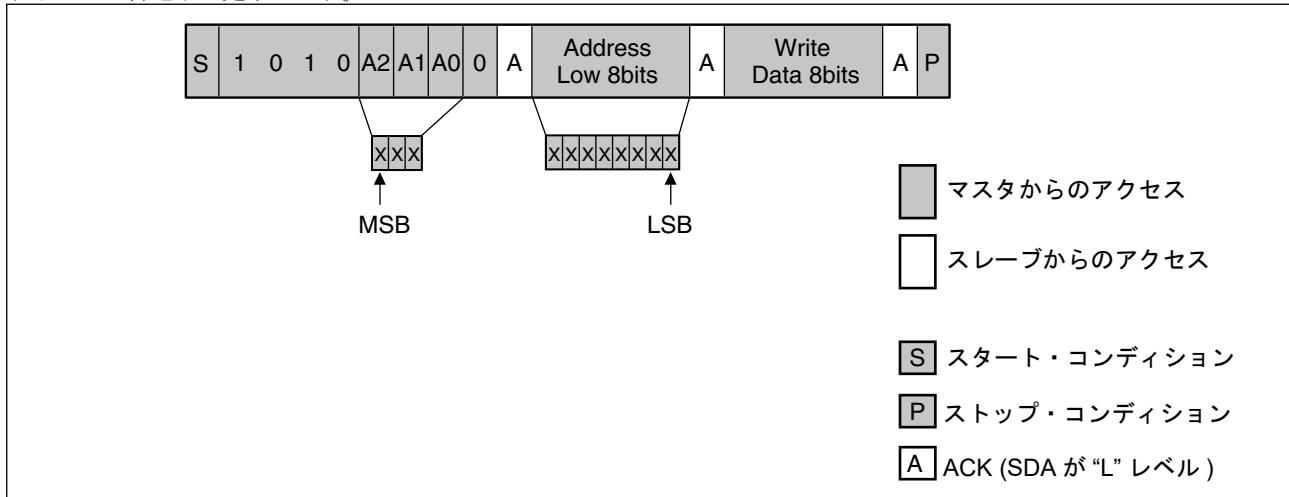
スタート・コンディションからストップ・コンディションまでの通信期間中、WP 信号レベルは変更しないでください。

(注意事項) ライトプロテクト端子は内部で VSS 端子にプルダウンされており、端子がオープンの場合は “L” レベル (書き込み可能状態) として認識します。

## ■ コマンド

### ・ Byte Write

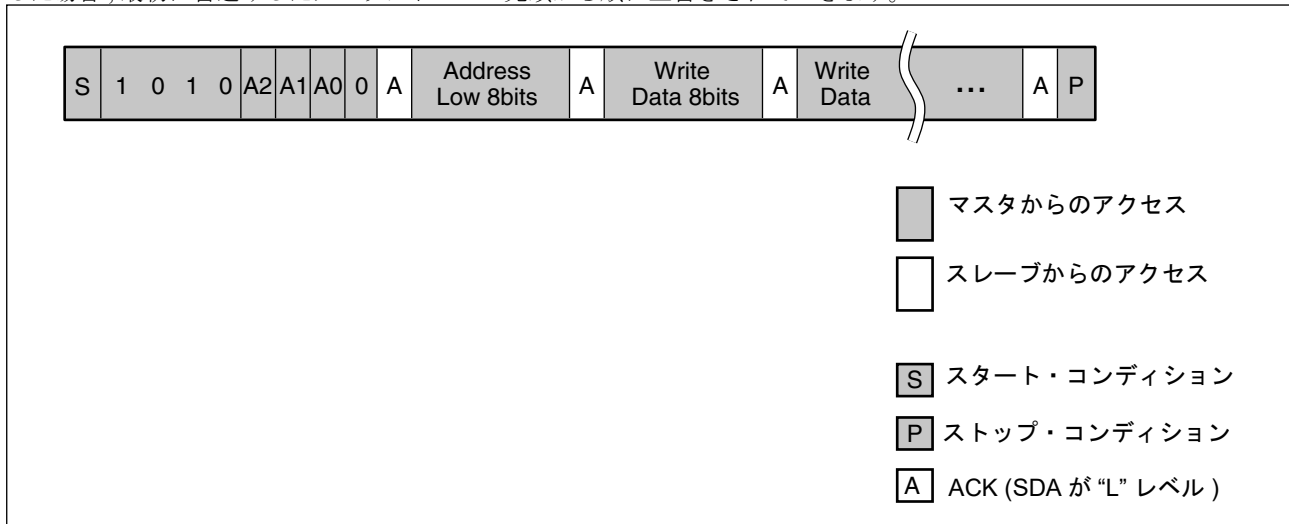
スタート・コンディションに続いてデバイス・アドレス・ワード(R/W“0”入力)を送信することで、スレーブから ACK を応答します。この ACK 後、同様に書き込みメモリアドレス、書き込みデータを送信し、最後にストップ・コンディションを発行することで書き込みが完了します。



### ・ Page Write

Byte Write と同様のコマンド (ストップ・コンディションを除く) を送信した後、連続してデータ送信することで、次のメモリアドレス以降も書き込みます。

最終メモリアドレスに到達すると先頭メモリアドレス (000H) にロールオーバーします。したがって、2 K バイト以上送信した場合、最初に書き込みしたメモリアドレスの先頭から順に上書きされていきます。

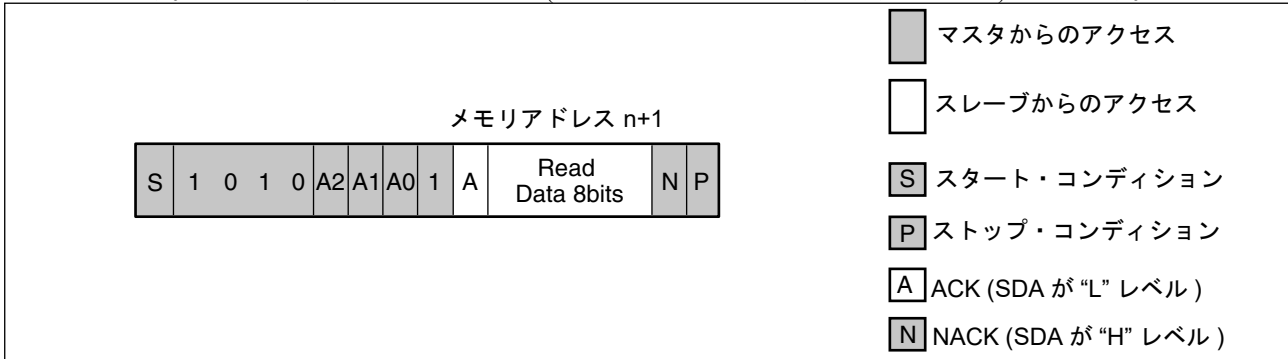


# MB85RC16

## ・ Current Address Read

前回の書込みまたは読出し動作を Stop コンディションまで正常終了した場合、最後にアクセスしたメモリアドレスが、メモリアドレスバッファ(長さ 11 ビット)に残っています。

そのまま電源 OFF せずに本コマンドを送信することで、デバイス・アドレス・ワード入力からのメモリ上位アドレス 3 ビットと、メモリアドレスバッファの下位 8 ビットにより構成した計 11 ビットのメモリアドレス  $n$  を +1 したメモリアドレス  $n + 1$  から読み出します。メモリアドレス  $n$  が最終アドレスの場合は、先頭メモリアドレス (000H) にロールオーバーして読み出します。電源立上げ直後の Current Address (メモリアドレスバッファが示すアドレス) は不定です。

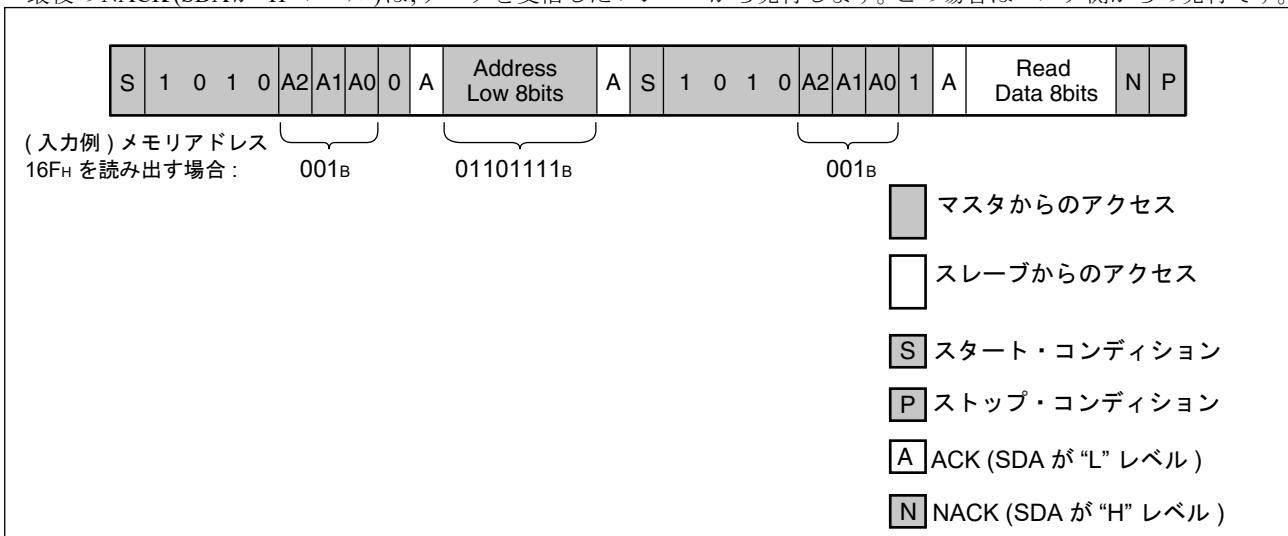


## ・ Random Read

書込みと同様にアドレス指定した後、再度スタート・コンディションを発行して、デバイス・アドレス・ワード (R/W "1" 入力) を送信することによって、メモリアドレスバッファに保存されていたメモリアドレス番地から 1 バイトのデータを、SCL に同期して読み出せます。

1 回目と 2 回目のメモリ上位アドレス・コードの設定値は同一としてください (下図に入力例を示します)。

最後の NACK (SDA が "H" レベル) は、データを受信したレシーバから発行します。この場合はマスタ側からの発行です。

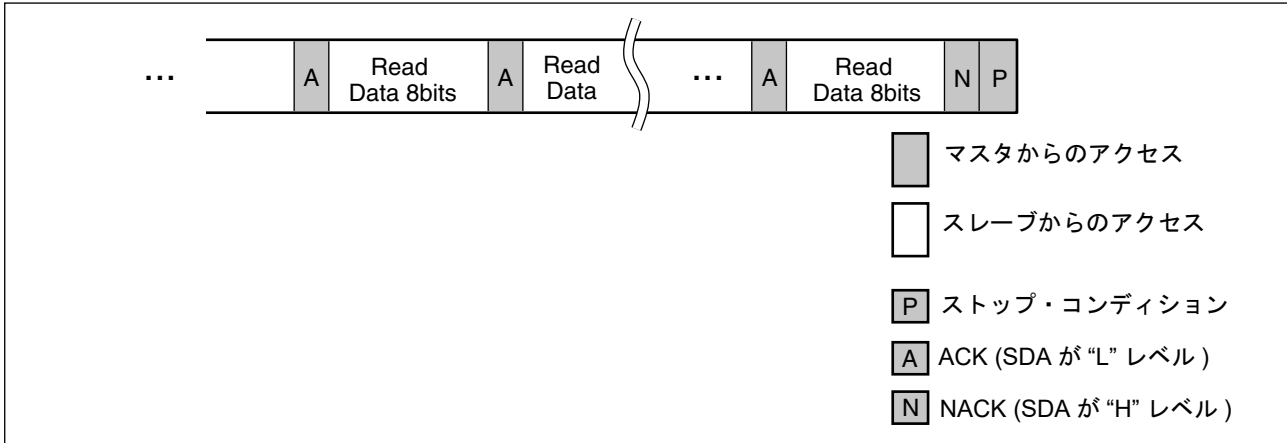




## ・ Sequential Read

Random Read と同様のアドレス指定 , デバイス・アドレス・ワード (R/W “1” 入力) に続けて , データを連続して受信できます。

最終アドレスに到達すると , 読出しアドレスは自動的に先頭メモリアドレス (000H) へロールオーバーし , 読出しを続けます。

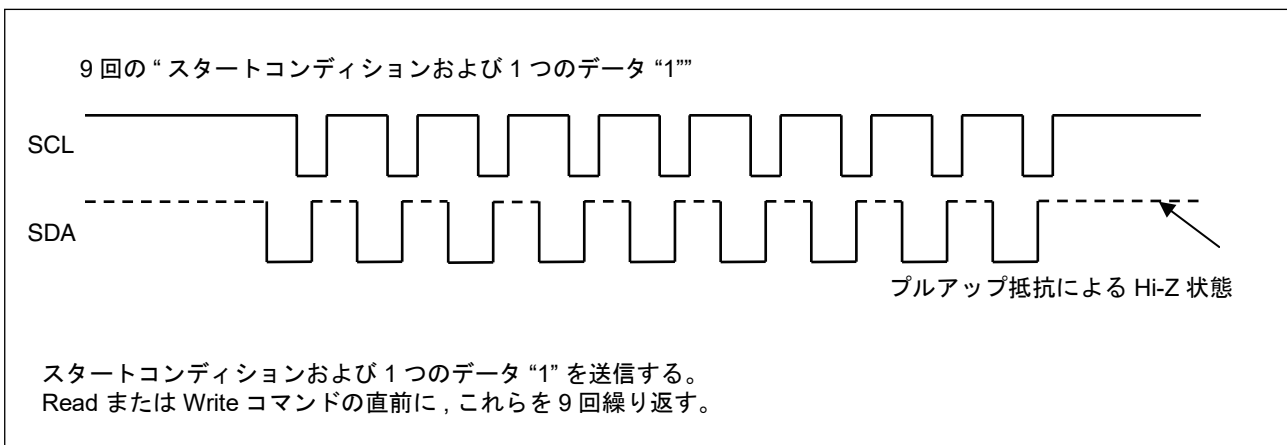


## ■ ソフトウェアリセットまたはコマンドリトライ

電源立上げ後の誤動作 , PC 通信中にマスタ側が処理を中止した場合 , または , 予期しない誤動作が発生した場合に , 次に示す , (1) ソフトウェアリセットを各コマンドの実行直前に , または , (2) コマンドリトライを各コマンドのエラー直後に , マスタ側から実行してください。

### (1) ソフトウェアリセット

スレーブ側の SDA 出力が “L” を出力している場合がありますので , マスタ側から SDA を駆動する場合は , 強制的に “H” を駆動しないでください。バスコンフリクトを防ぐためです。ここに示すソフトウェアリセットは , ハードウェアの追加は不要です。



### (2) コマンドリトライ

PC の通信中に予期しない応答が返ってきた場合は , コマンドを再送してください。

# MB85RC16

## ■ 絶対最大定格

項目	記号	定格値		単位
		最小	最大	
電源電圧 *	V <sub>DD</sub>	- 0.5	+ 4.0	V
入力電圧 *	V <sub>IN</sub>	- 0.5	V <sub>DD</sub> + 0.5 ( ≦ 4.0)	V
出力電圧 *	V <sub>OUT</sub>	- 0.5	V <sub>DD</sub> + 0.5 ( ≦ 4.0)	V
動作周囲温度	T <sub>A</sub>	- 40	+ 85	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	- 55	+ 125	°C

\* : V<sub>SS</sub> = 0 V を基準にした値です。

<注意事項> 絶対最大定格を超えるストレス（電圧、電流、温度など）の印加は、半導体デバイスを破壊する可能性があります。したがって、定格を一項目でも超えることのないようご注意ください。

## ■ 推奨動作条件

項目	記号	規格値			単位
		最小	標準	最大	
電源電圧 *1	V <sub>DD</sub>	2.7	3.3	3.6	V
動作周囲温度 *2	T <sub>A</sub>	- 40	—	+ 85	°C

\* 1 : V<sub>SS</sub> = 0 V を基準にした値です。

\* 2 : 本デバイスだけが動作している場合の動作周囲温度です。パッケージ表面の温度とほぼ同じと考えてください。

<注意事項> 推奨動作条件は、半導体デバイスの正常な動作を保証する条件です。電気的特性の規格値は、すべてこの条件の範囲内で保証されます。常に推奨動作条件下で使用してください。この条件を超えて使用すると、信頼性に悪影響を及ぼすことがあります。

データシートに記載されていない項目、使用条件、論理の組合せでの使用は、保証していません。記載されている以外の条件での使用をお考えの場合は、必ず事前に営業部門までご相談ください。

## ■ 電気的特性

### 1. 直流特性

(推奨動作条件において)

項目	記号	条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
入力リーク電流 *1	I <sub>LI</sub>	V <sub>IN</sub> = 0 V ~ V <sub>DD</sub>	—	—	1	μA
出力リーク電流 *2	I <sub>LO</sub>	V <sub>OUT</sub> = 0 V ~ V <sub>DD</sub>	—	—	1	μA
動作電源電流	I <sub>DD</sub>	SCL = 400 kHz	—	30	—	μA
		SCL = 1 MHz	—	70	100	μA
スタンバイ電流	I <sub>SB</sub>	SCL, SDA = V <sub>DD</sub> WP = 0 V または V <sub>DD</sub> または オープン T <sub>A</sub> = + 25 °C	—	0.1	1	μA
“H” レベル入力電圧	V <sub>IH</sub>	V <sub>DD</sub> = 2.7 V ~ 3.6 V	V <sub>DD</sub> ×0.8	—	V <sub>DD</sub> + 0.5 ( ≤ 4.0)	V
“L” レベル入力電圧	V <sub>IL</sub>	V <sub>DD</sub> = 2.7 V ~ 3.6 V	- 0.5	—	+ 0.6	V
“L” レベル出力電圧	V <sub>OL</sub>	I <sub>OL</sub> = 3 mA	—	—	0.4	V
WP 端子の入力抵抗	R <sub>IN</sub>	V <sub>IN</sub> = V <sub>IL</sub> (最大)	50	—	—	kΩ
		V <sub>IN</sub> = V <sub>IH</sub> (最小)	1	—	—	MΩ

\* 1: 該当端子 : SCL, SDA

\* 2: 該当端子 : SDA

# MB85RC16

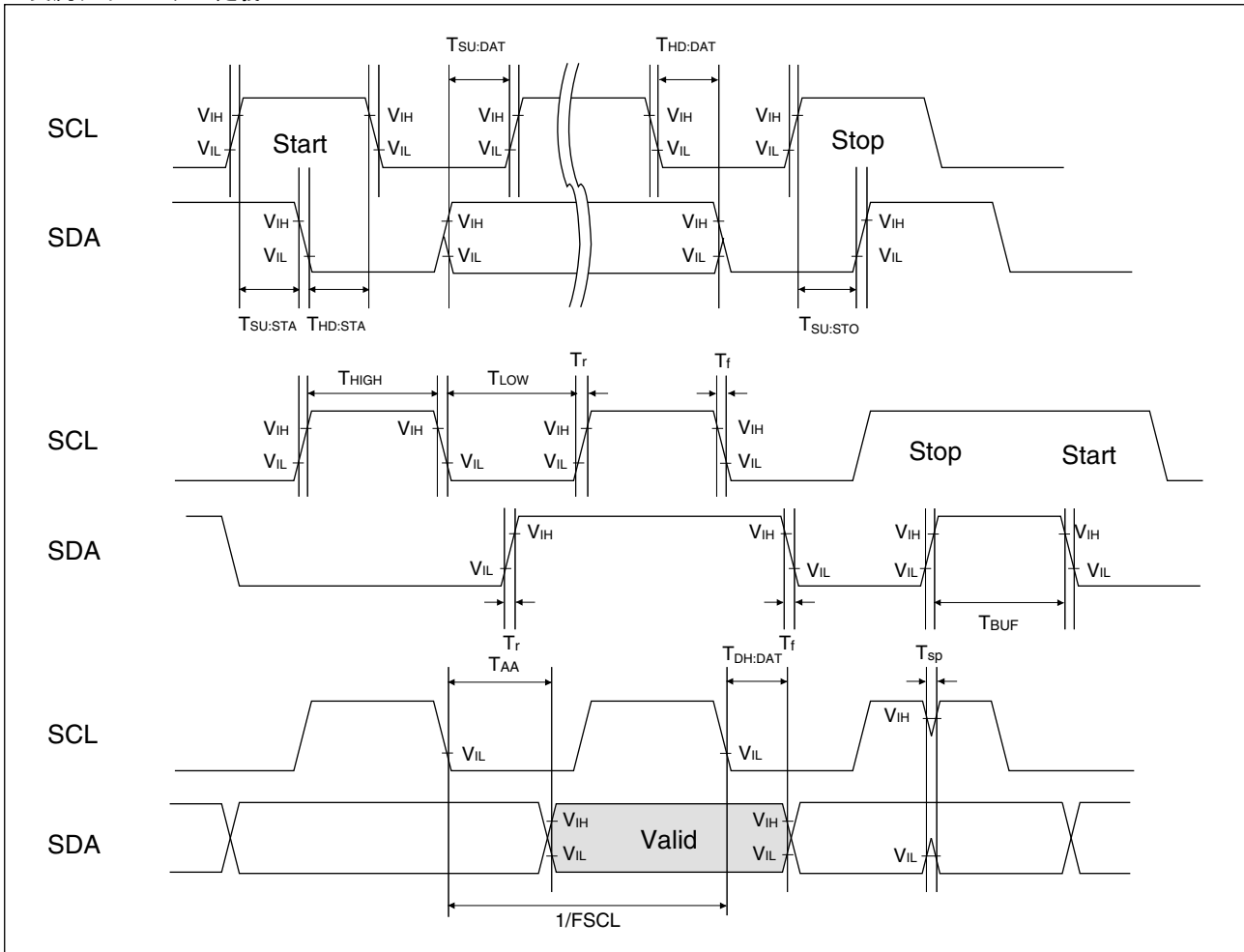
## 2. 交流特性

項目	記号	規格値						単位
		標準モード		高速モード		高速モードプラス		
		最小	最大	最小	最大	最小	最大	
SCL クロック周波数	FSCL	0	100	0	400	0	1000	kHz
クロックハイ時間	T <sub>HIGH</sub>	4000	—	600	—	400	—	ns
クロックロー時間	T <sub>LOW</sub>	4700	—	1300	—	600	—	ns
SCL/SDA 立上り時間	T <sub>r</sub>	—	1000	—	300	—	300	ns
SCL/SDA 立下り時間	T <sub>f</sub>	—	300	—	300	—	100	ns
Start コンディション条件のホールド	T <sub>HD:STA</sub>	4000	—	600	—	250	—	ns
Start コンディション条件のセットアップ	T <sub>SU:STA</sub>	4700	—	600	—	250	—	ns
SDA 入力ホールド	T <sub>HD:DAT</sub>	20	—	20	—	20	—	ns
SDA 入力セットアップ	T <sub>SU:DAT</sub>	250	—	100	—	100	—	ns
SDA 出力ホールド	T <sub>DH:DAT</sub>	0	—	0	—	0	—	ns
Stop コンディション条件のセットアップ	T <sub>SU:STO</sub>	4000	—	600	—	250	—	ns
SCL 立下りからの SDA 出力アクセス	T <sub>AA</sub>	—	3000	—	900	—	550	ns
プリチャージ時間	T <sub>BUF</sub>	4700	—	1300	—	500	—	ns
ノイズサプレッション時間 (SCL 端子, SDA 端子)	T <sub>SP</sub>	—	50	—	50	—	50	ns

交流特性は、以下の測定条件とする。

電源電圧 : 2.7 V ~ 3.6 V  
 動作周囲温度 : - 40 °C ~ + 85 °C  
 入力電圧振幅 : 0.3 V ~ 2.7 V  
 入力立上り時間 : 5 ns  
 入力立下り時間 : 5 ns  
 入力判定レベル : V<sub>DD</sub>/2  
 出力判定レベル : V<sub>DD</sub>/2

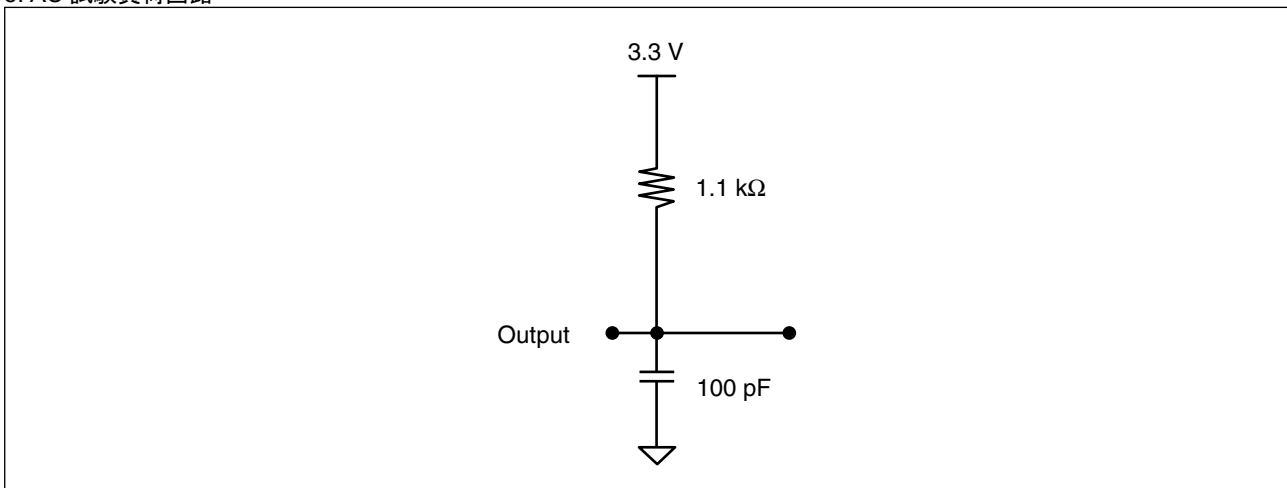
### 3. 交流タイミングの定義



### 4. 端子容量

項目	記号	条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
入出力容量	$C_{IO}$	$V_{DD} = V_{IN} = V_{OUT} = 0V,$ $f = 1 \text{ MHz}, T_A = +25^\circ\text{C}$	—	—	15	pF
入力容量	$C_{IN}$		—	—	15	pF

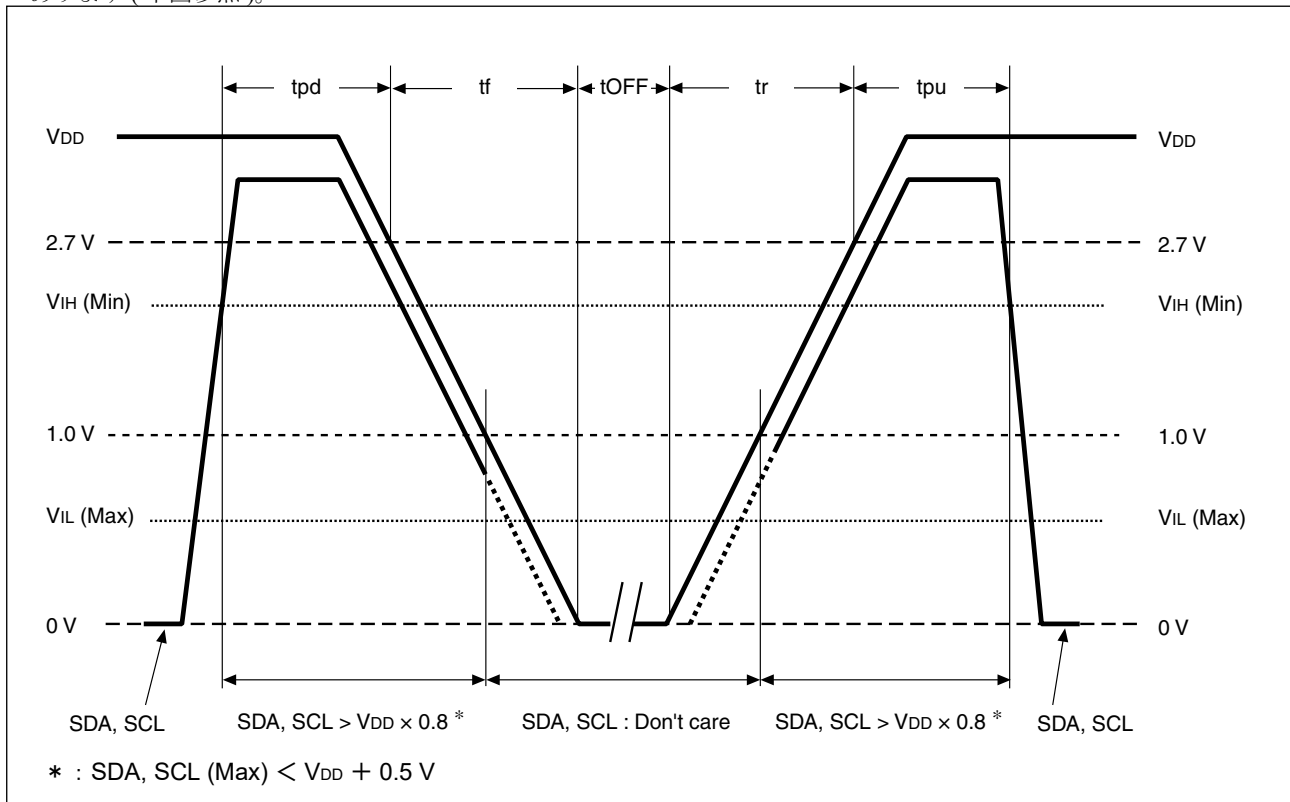
### 5. AC 試験負荷回路



# MB85RC16

## ■ 電源投入・切断シーケンス

V<sub>DD</sub> が 2V を切った後に電源の再立ち上げを行う場合は、誤動作を回避するために V<sub>DD</sub> を 0V から立ち上げる必要があります(下図参照)。



項目	記号	規格値		単位
		最小	最大	
電源 OFF 時の SDA, SCL レベル保持時間	tpd	85	—	ns
電源 ON 時の SDA, SCL レベル保持時間	tpu	85	—	ns
電源立上げ時間	tr	0.01	50	ms
電源立下げ時間	tf	0.01	50	ms
電源遮断時間	tOFF	50	—	ms

規定されたリードサイクル、ライトサイクルまたは電源投入・切断シーケンスを守らない動作が実行された場合、記憶データの保証はできません。

## ■ FeRAM の特性

項目	最小	最大	単位	パラメータ
書き込み / 読出し耐性 *1	10 <sup>12</sup>	—	回 / バイト	動作周囲温度 T <sub>A</sub> = + 85 °C
データ保持特性 *2	10	—	年	動作周囲温度 T <sub>A</sub> = + 85 °C
	95	—		動作周囲温度 T <sub>A</sub> = + 55 °C
	≥ 200	—		動作周囲温度 T <sub>A</sub> = + 35 °C

\* 1 : FeRAM は破壊読出しを行っているため、書き込みおよび読出し回数の合計が書き込み / 読出し耐性の最小値です。

\* 2 : データ保持特性の最小年数は、出荷直後に初めて読み書きしたデータの保持時間です。

これらの保持時間は、信頼性評価結果からの換算値です。

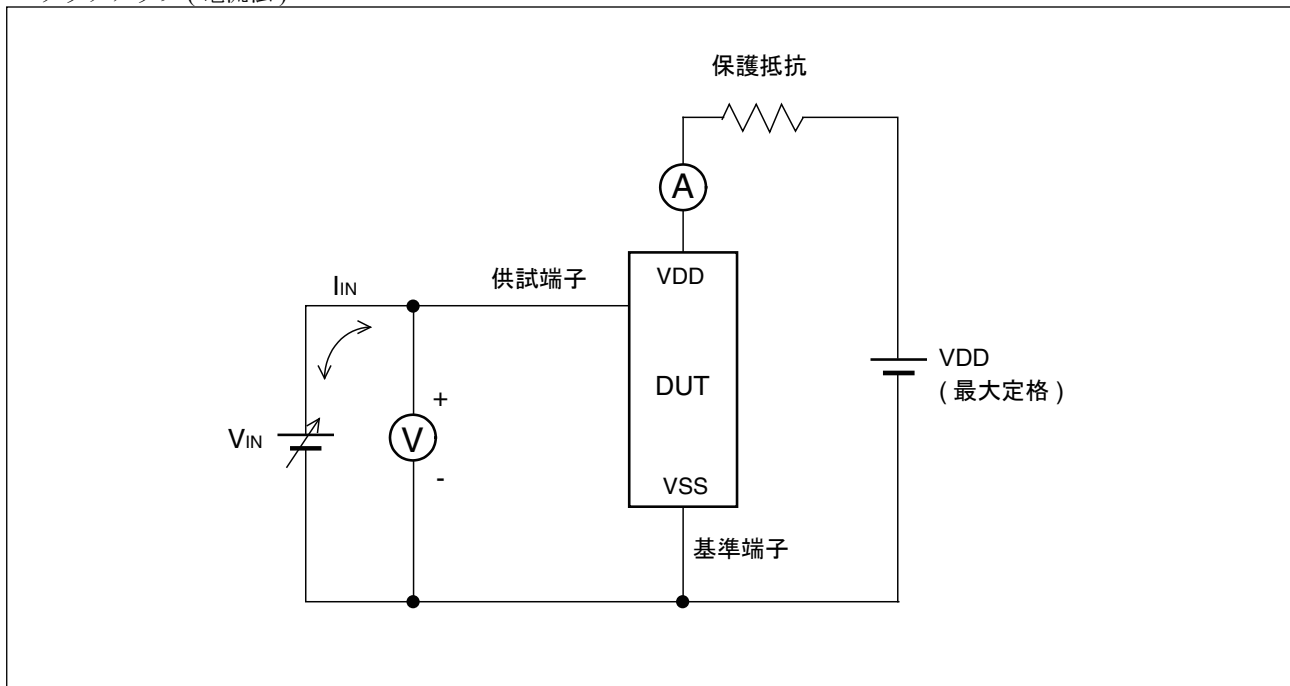
## ■ 使用上の注意

リフロー後にデータの書き込みを行ってください。リフロー前に書き込まれたデータは保証できません。

## ■ ESD・ラッチアップ

試験項目	DUT	規格値
ESD HBM(人体帯電モデル) JESD22-A114 準拠	MB85RC16PNF-G-JNE1	+ 2000 V 以上 - 2000 V 以下
ESD MM(マシンモデル) JESD22-A115 準拠		+ 200 V 以上 - 200 V 以下
ESD CDM(デバイス帯電モデル) JESD22-C101 準拠		+ 1000 V 以上 - 1000 V 以下
ラッチアップ(パルス電流注入法) JESD78 準拠		—
ラッチアップ(電源過電圧法) JESD78 準拠		—
ラッチアップ(電流法) Proprietary method		+ 300mA 以上 - 300mA 以下
ラッチアップ(C-V 法) Proprietary method		—

### ・ラッチアップ(電流法)

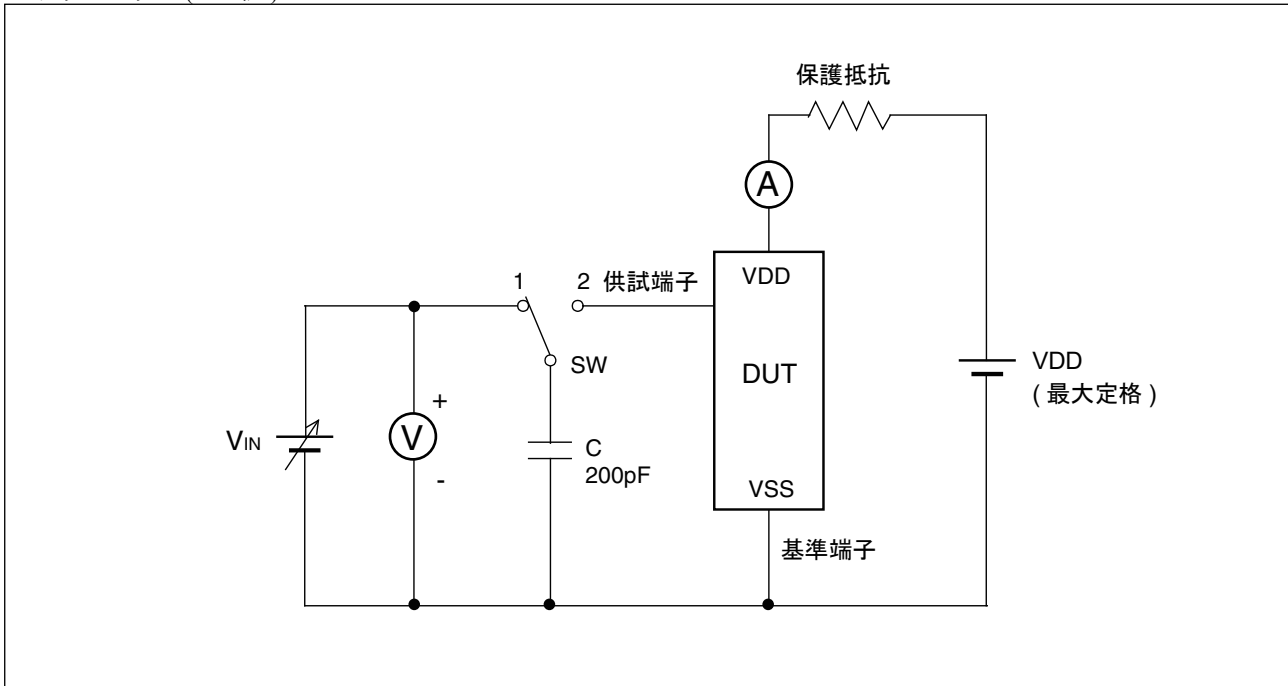


(注意事項)  $V_{IN}$  の電圧を徐々に増加させ、 $I_{IN}$  を最大 300 mA まで流し込みます(または流し出します)。

$I_{IN} = \pm 300 \text{ mA}$  まで、ラッチアップが発生しないことを確認します。

ただし、I/O に特別な規格があり  $I_{IN}$  を 300 mA とすることができない場合は、その特別な規格値まで電圧レベルをあげます。

## ・ ラッチアップ (C-V 法)



(注意事項) SW を約 2 秒間隔で 1 ～ 2 に交互に切り換え、電圧を印加します。  
これを 1 回とし、5 回行います。  
ただし、5 回までにラッチアップ現象が発生した場合は、直ちに試験を中止します。

## ■ リフロー条件および保管期限

JEDEC 条件, Moisture Sensitivity Level 3 (IPC / JEDEC J-STD-020E)。

## ■ 含有規制化学物質対応

本製品は、REACH 規則、EU RoHS 指令および中国 RoHS に準拠しております。



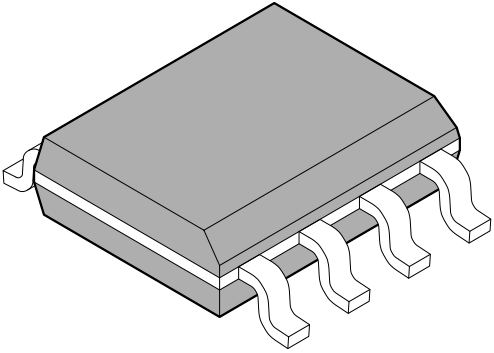
## ■ オーダ型格

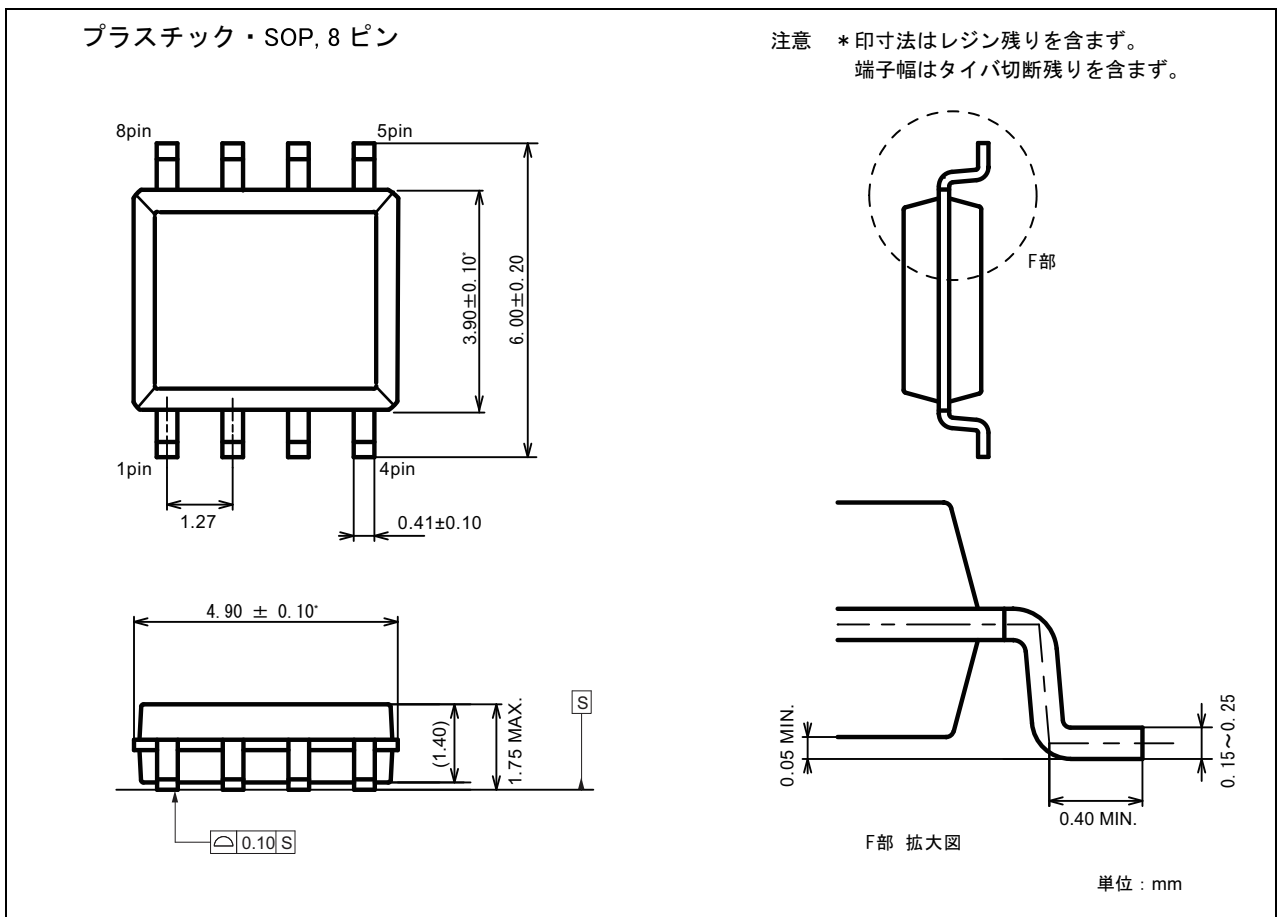
型格	パッケージ	出荷形態	最小出荷単位
MB85RC16PNF-G-JNE1	プラスチック・SOP, 8 ピン	チューブ	—*
MB85RC16PNF-G-JNERE1	プラスチック・SOP, 8 ピン	エンボステーピング	1500
MB85RC16PNF-G-AME2	プラスチック・SOP, 8 ピン	トレイ	—*
MB85RC16PNF-G-AMERE2	プラスチック・SOP, 8 ピン	エンボステーピング	1500
MB85RC16PN-G-AMERE1	プラスチック・SON, 8 ピン	エンボステーピング	1500

\* : 最小出荷単位については、営業部門にご確認ください。

# MB85RC16

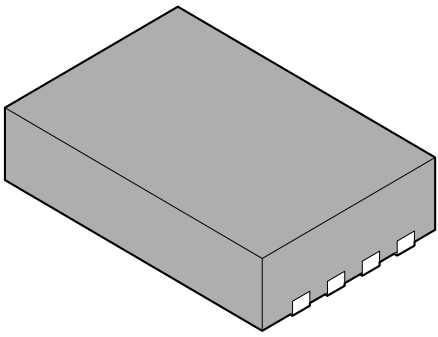
## ■ パッケージ・外形寸法図

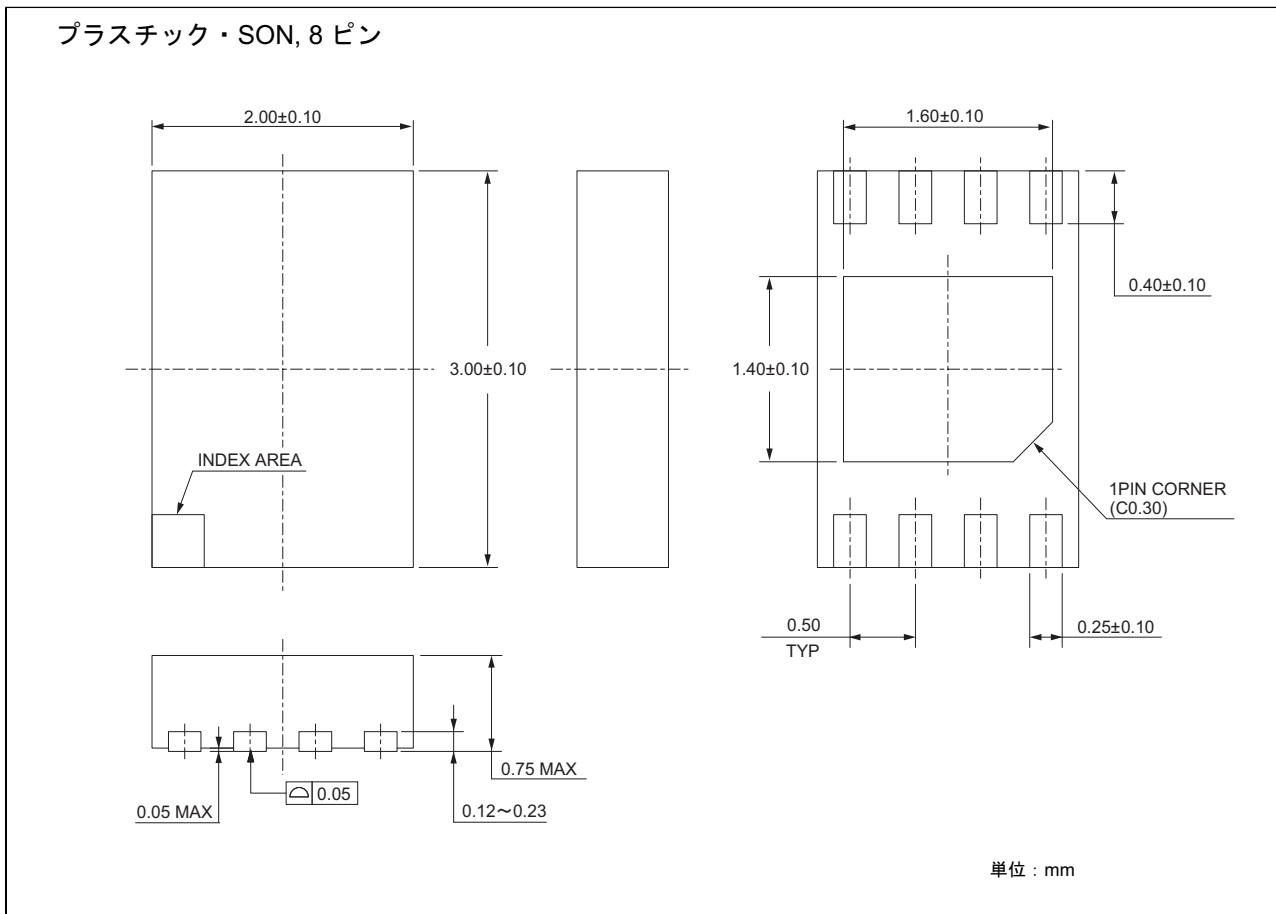
<p>プラスチック・SOP, 8ピン (150mil)</p> 	リードピッチ	1.27mm
	パッケージ幅 x パッケージ長さ	3.90mm x 4.90mm
	リード形状	ガルウィング
	封止方法	プラスチックモールド
	取付け高さ	1.75mm MAX.



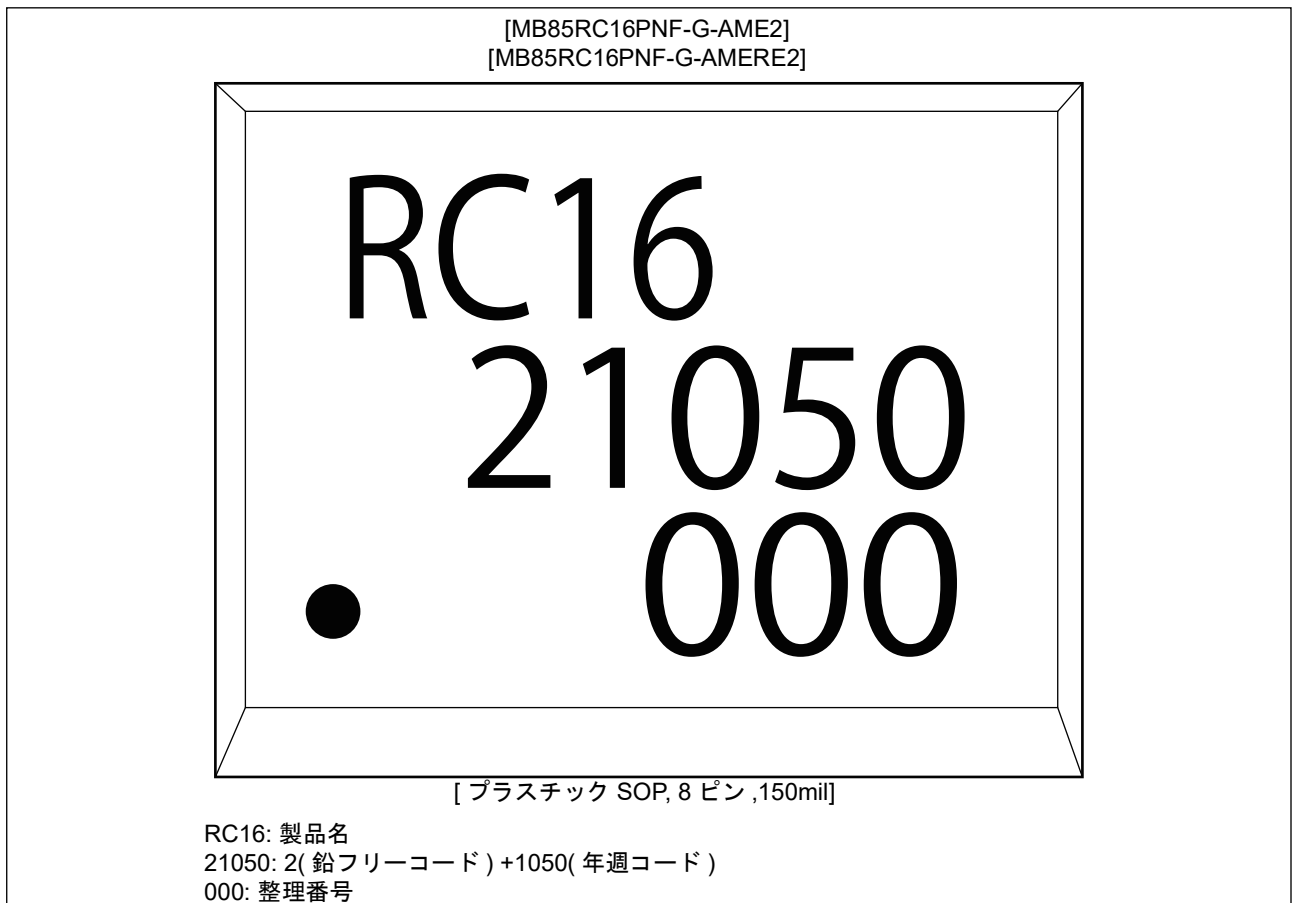
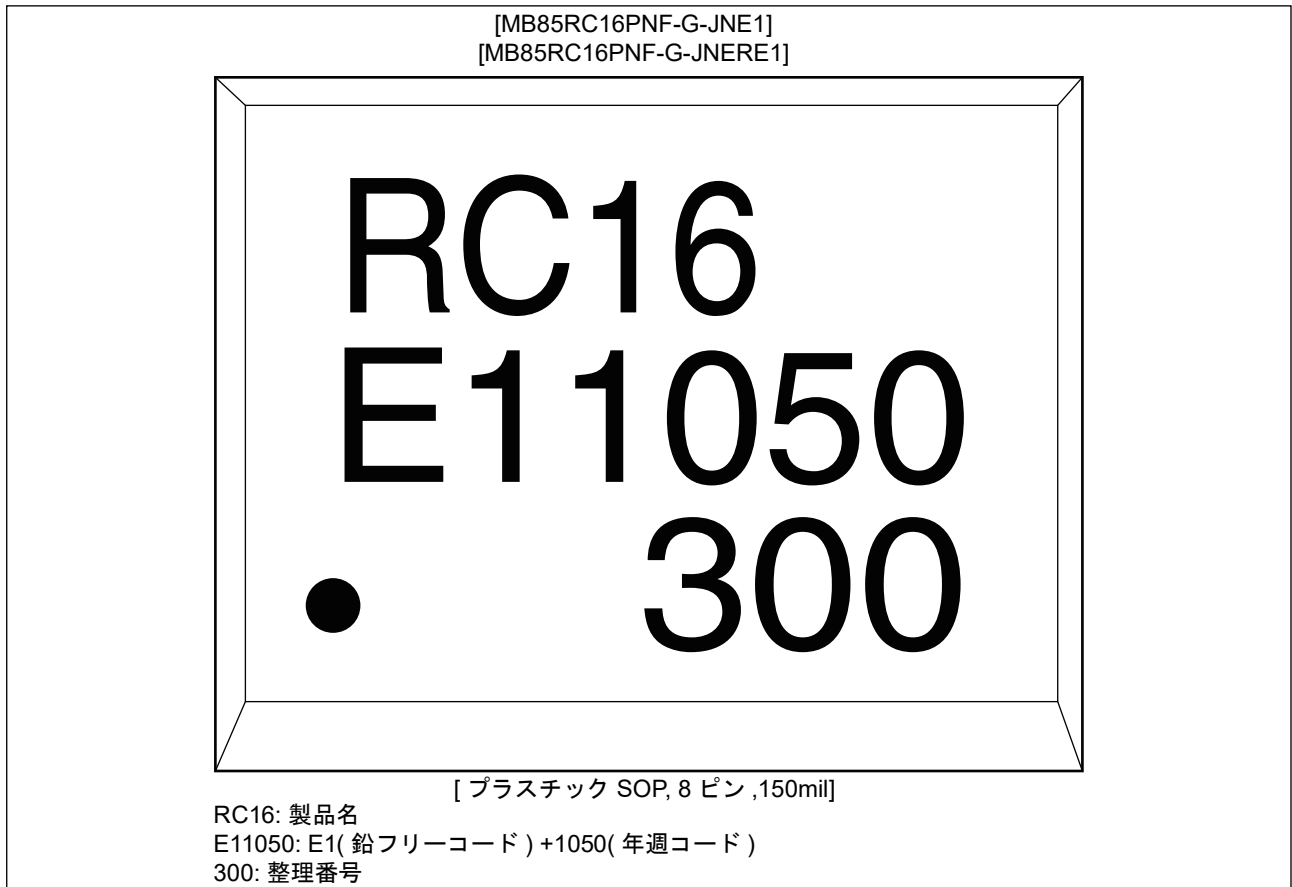
(続く)

(続き)

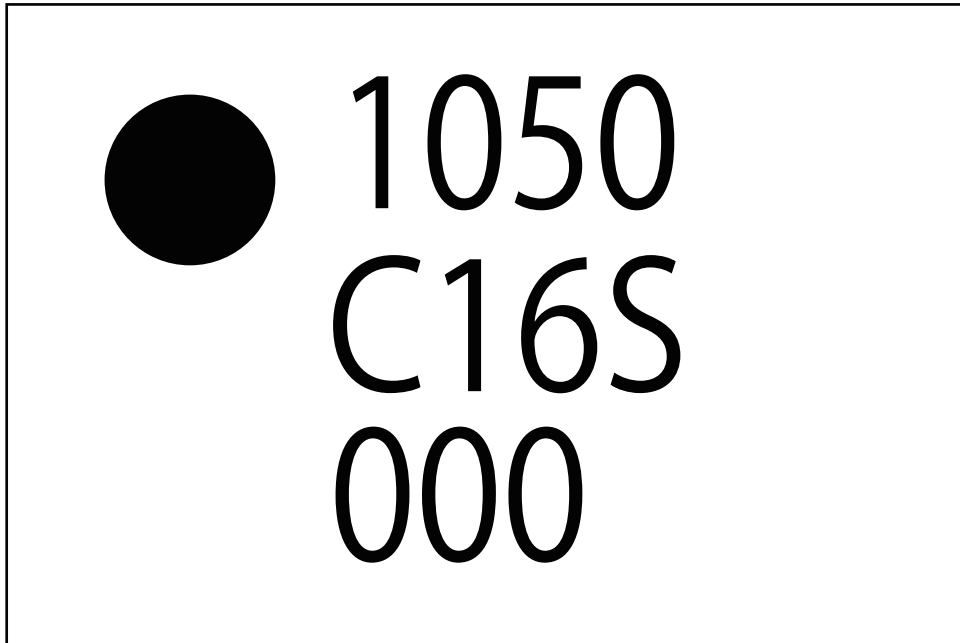
<p>プラスチック・SON, 8ピン</p> 	リードピッチ	0.50 mm	
	パッケージ幅× パッケージ長さ	2.00 mm × 3.00 mm	
	封止方法	プラスチックモールド	
	取付け高さ	0.75 mm Max	



## ■ 捺印図



[MB85RC16PN-G-AMERE1]



プラスチック SON, 8 ピン

1050: 年週コード  
C16S: 製品名  
000: 整理番号

# MB85RC16

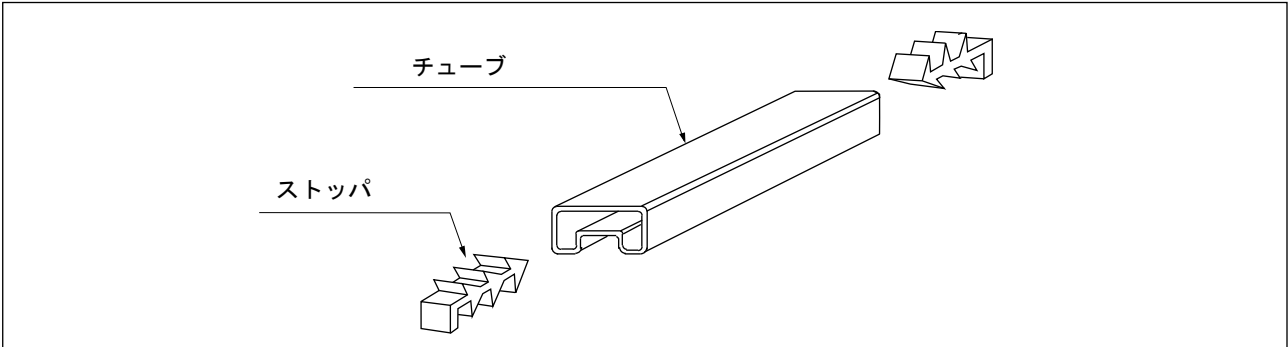
## ■ 包装

(1)MB85RC16PNF-G-JNE1/MB85RC16PNF-G-JNERE1/MB85RC16PNF-G-AMERE2/  
MB85RC16PNF-G-AME2

### 1. チューブ (MB85RC16PNF-G-JNE1)

#### 1.1 チューブ寸法図

・ チューブ・ストップ形状 (例)



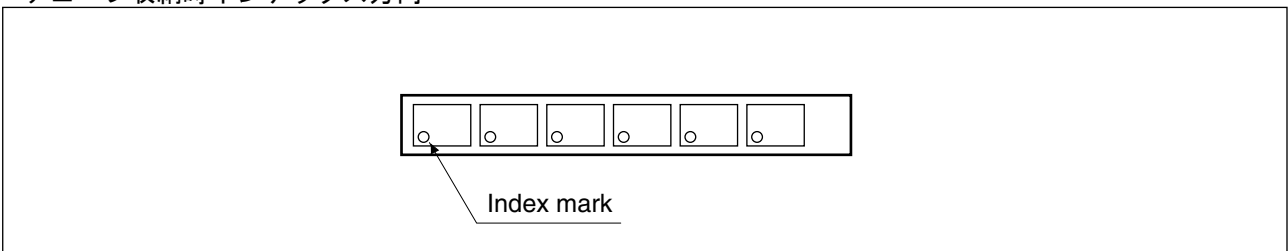
・ チューブ断面形状, 最大収納数

MB85RC16PNF-G-JNE1	最大収納個数		
	IC/チューブ	IC/内装箱	IC/外装箱
<p>チューブ長さ : 521</p>	95	7,600	30,400

耐熱性ではありません。  
チューブでのベーキング処理はできません。



(単位 : mm)

・ チューブ収納時インデックス方向



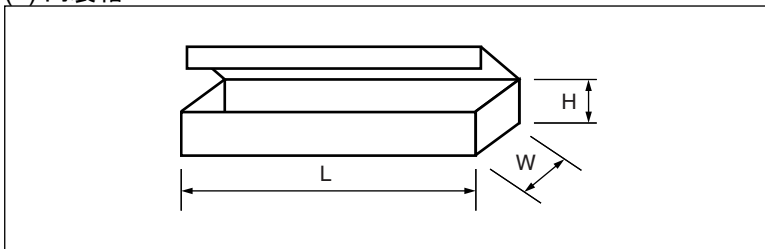
## 1.2 製品表示ラベル (例)

表示 I : 内装箱／アルミラミネート袋／(エンボステープングの場合には, リールにも貼付)  
製品表示 [C-3 ラベル (50mm×100mm) + 補助ラベル (20mm×100mm)]

XXXXXXXXXXXXXXX (顧客製品型格) (3N) 1 XXXXXXXXXXXXXXX XXX (上記製品型格+製品数量のハ'-コード')  QC PASS (3N) 2 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (管理番号のハ'-コード') XXX pcs (製品数量) XXXXXXXXXX (顧客製品型格) (上記製品型格のハ'-コード') XXXX/XX/XX (包装年月日) ASSEMBLED IN xxxxx XXXXXXXXXXXXXXX (顧客製品型格) (管理番号のハ'-コード')  XX/XX XXXX-XXX XXX (包装追番) (製品ロット情報+製品数量) XXXXXXXXXXXXXXX (管理番号) XXXXXXXXXXXXXXX (特記事項)	← C-3 ラベル          ← ミシン目  ← 補助ラベル
---	--

## 1.3 包装箱外形寸法図

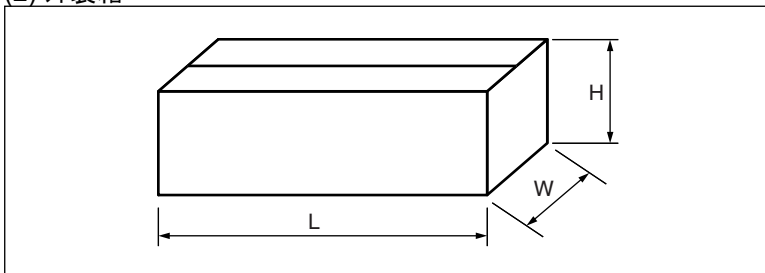
### (1) 内装箱



L	W	H
540	125	75

(単位 : mm)

### (2) 外装箱



L	W	H
565	270	180

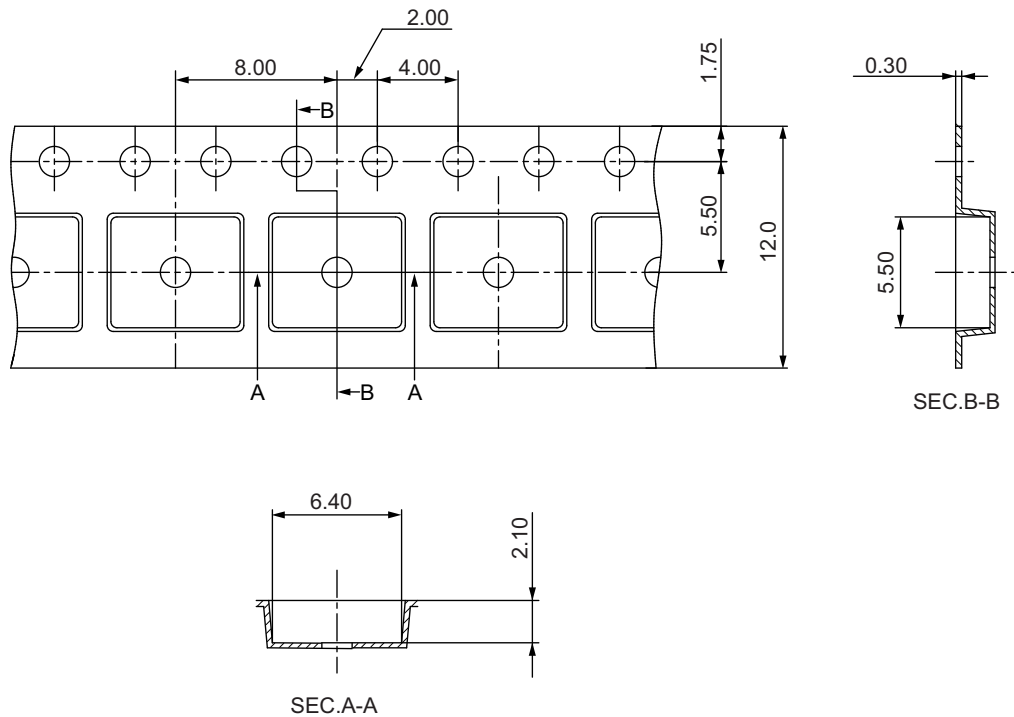
(単位 : mm)

# MB85RC16

## 2.エンボステープ (MB85RC16PNF-G-JNERE1/MB85RC16PNF-G-AMERE2)

### 2.1 テープ寸法図 ( 模式図 ) ( プラスチック SOP, 8 ピン , 150mil)

型格	リール径	IC/ リール	IC/ 内装箱	IC/ 外装箱
MB85RC16PNF-G-JNERE1	Φ330	1,500	1,500 (1 袋 / 内装箱)	10,500 (Max:7 内装箱 / 外装箱)
MB85RC16PNF-G-AMERE2	Φ254	1,500	1,500 (1 袋 / 内装箱)	9,000 (Max:6 内装箱 / 外装箱)

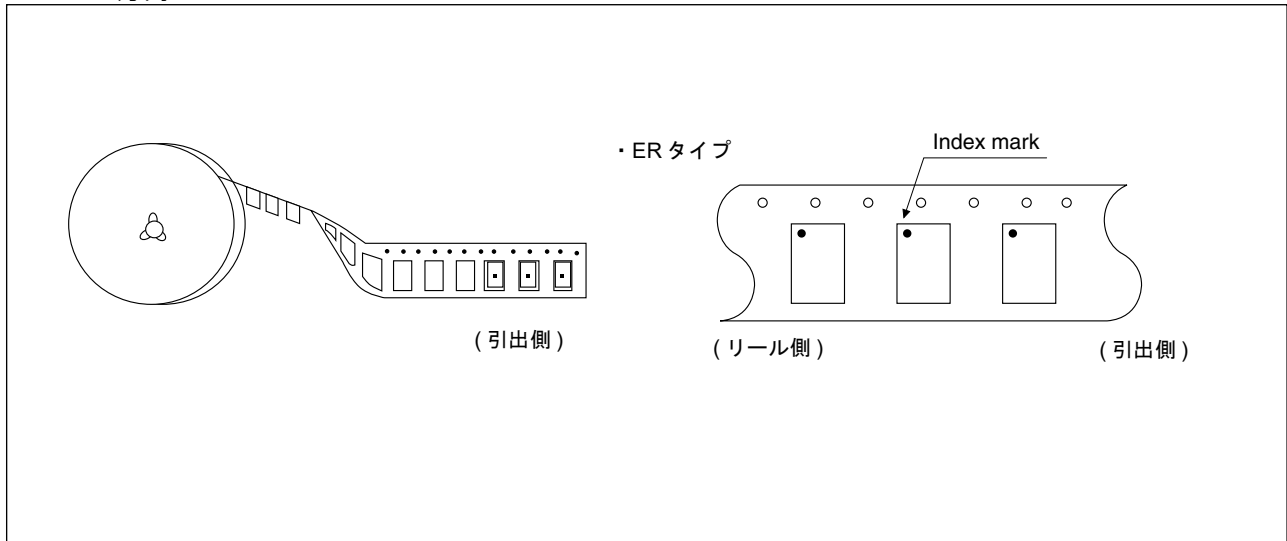


単位 : mm

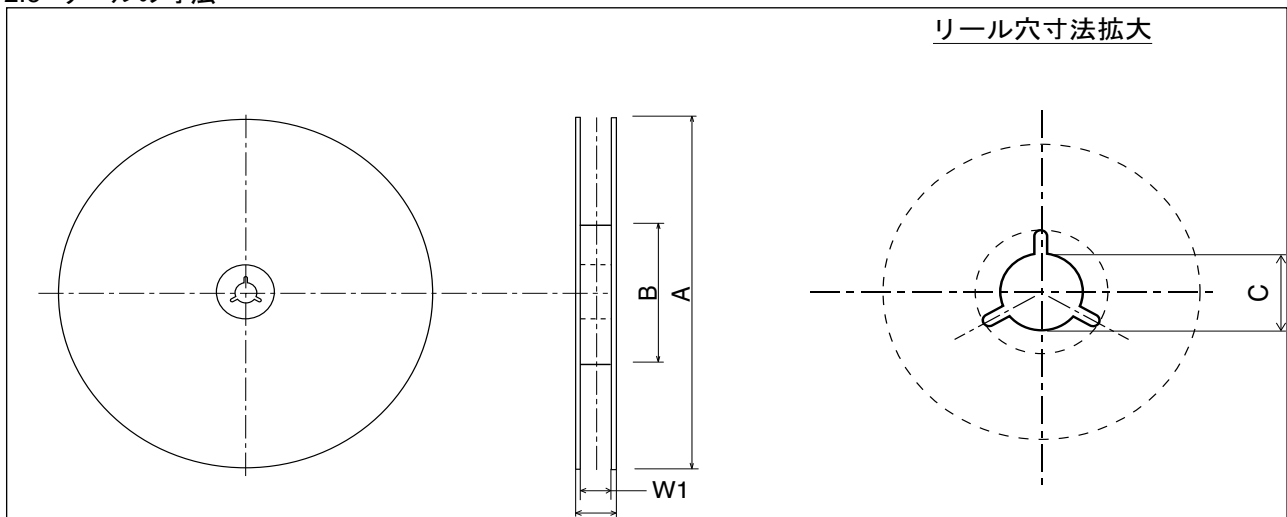
耐熱温度 : 耐熱性ではありません。  
テープ, リールでのペーキング処理はできません。



## 2.2 IC の方向



## 2.3 リールの寸法



単位 : mm





型格	A	B	C	W1	W2
MB85RC16PNF-G-JNERE1	330	100	13	12.4	17.2
MB85RC16PNF-G-AMERE2	254	100	13	13.5	17.5

# MB85RC16

## 2.4 製品表示ラベル (例)

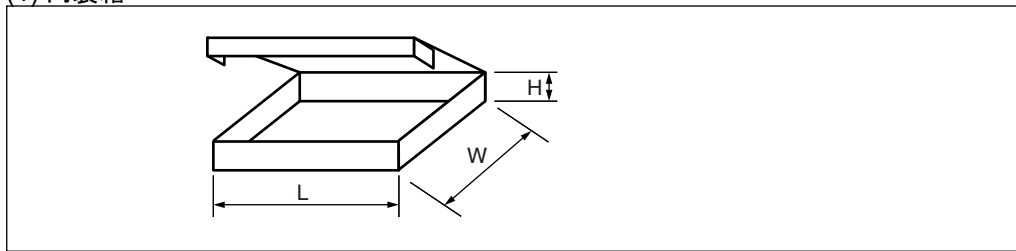
表示 I : 内装箱 / アルミラミネート袋 / (エンボステープニングの場合には, リールにも貼付)

製品表示 [C-3 ラベル (50mm×100mm) + 補助ラベル (20mm×100mm)]

	XXXXXXXXXXXXXXX (顧客製品型格) (鉛フリーマーク) <b>G</b> <b>Pb</b> (3N) 1 XXXXXXXXXXXXXXX XXX (上記製品型格+製品数量のハーフコード)  QC PASS (3N) 2 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (管理番号のハーフコード)  XXX pcs (製品数量) XXXXXXXXXXXXXXX (顧客製品型格)  (上記製品型格のハーフコード) XXXX/XX/XX (包装年月日) ASSEMBLED IN xxxxx XXXXXXXXXXXXXXX (顧客製品型格) (管理番号のハーフコード)  XX/XX XXXX-XXX XXX (包装追番) XXXX-XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX (管理番号) (製品ロット情報+製品数量) XXXXXXXXXXXXXXX (特記事項)	← C-3 ラベル           ← ミシン目  ← 補助ラベル
--	--	--

## 2.5 包装箱外形寸法図

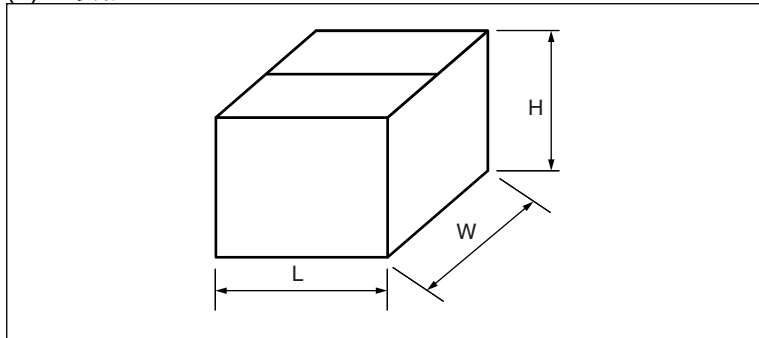
### (1) 内装箱



型格	L	W	H
MB85RC16PNF-G-JNERE1	365	345	40
MB85RC16PNF-G-AMERE2	265	260	50

(単位: mm)

### (2) 外装箱



型格	L	W	H
MB85RC16PNF-G-JNERE1	415	400	315
MB85RC16PNF-G-AMERE2	565	270	180

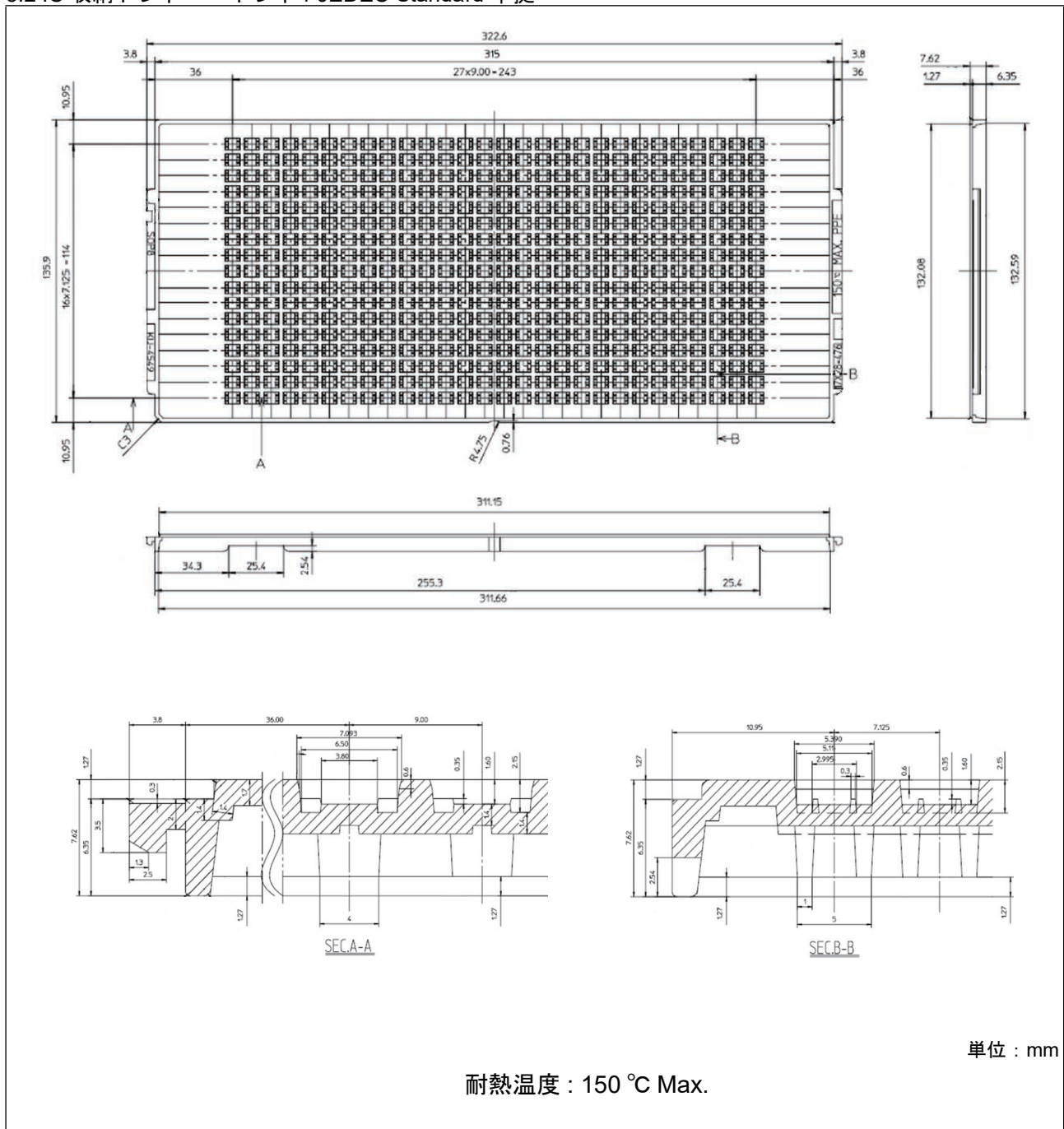
(単位: mm)

## 3.トレイ (MB85RC16PNF-G-AME2)

### 3.1 IC 収納数

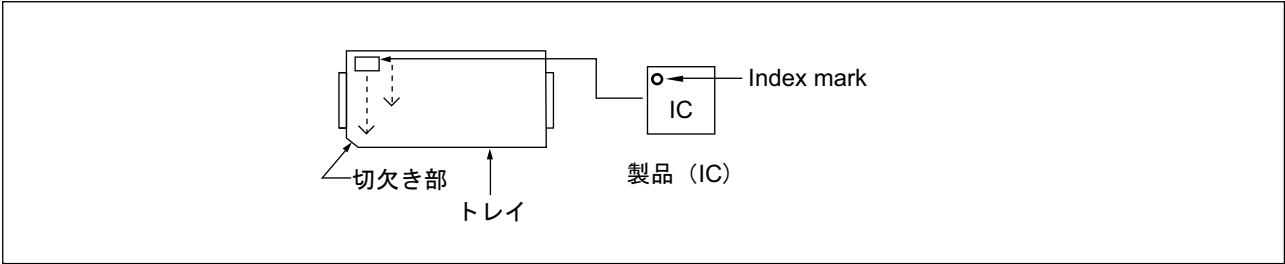
最大収納個数		
IC/トレイ	IC/内装箱	IC/外装箱
476	4,760 (Max:10トレイ/内装箱)	19,040 (Max:4内装箱/外装箱)

### 3.2 IC 収納トレイ      トレイ : JEDEC Standard 準拠



# MB85RC16

## 3.3 IC 収納方向



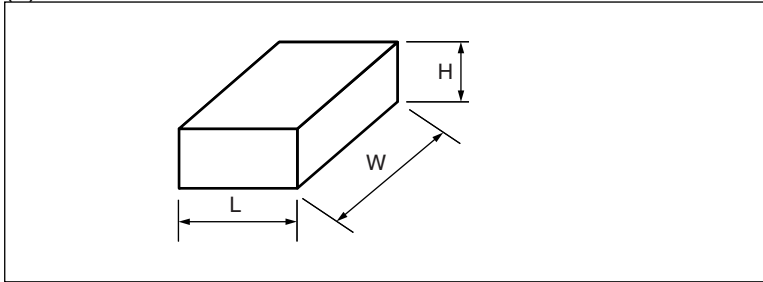
## 3.4 製品表示ラベル (例)

表示 I : 内装箱／アルミラミネート袋／(エンボステープングの場合には, リールにも貼付)  
製品表示 [C-3 ラベル (50mm×100mm) + 補助ラベル (20mm×100mm)]

XXXXXXXXXXXXXXXXX (顧客製品型格)	(鉛フリーマーク) <b>G</b> <b>Pb</b>	← C-3 ラベル
(3N) 1 XXXXXXXXXXXXXXX XXX (上記製品型格+製品数量のハーフコード)	QC PASS (検査済)	
XXXXXXXXXXXXXXXXX (顧客製品型格)	(管理番号のハーフコード)	
XXXXXXXXXXXXXXXXX (顧客製品型格)	(製品数量)	
XXXXXXXXXXXXXXXXX (顧客製品型格)	(上記製品型格のハーフコード)	
XXXX/XX/XX (包装年月日)	ASSEMBLED IN xxxxx	← ミシン目
XXXXXXXXXXXXXXXXX (顧客製品型格)		← 補助ラベル
XXXXXXXXXXXXXXXXX (管理番号のハーフコード)	XX/XX (包装追番)	
XXXXXXXXXXXX (管理番号)	XXXX-XXX XXX XXXX-XXX XXX (製品ロット情報+製品数量)	
XXXXXXXXXXXXXXXXX (特記事項)		

## 3.5 包装箱外形寸法图

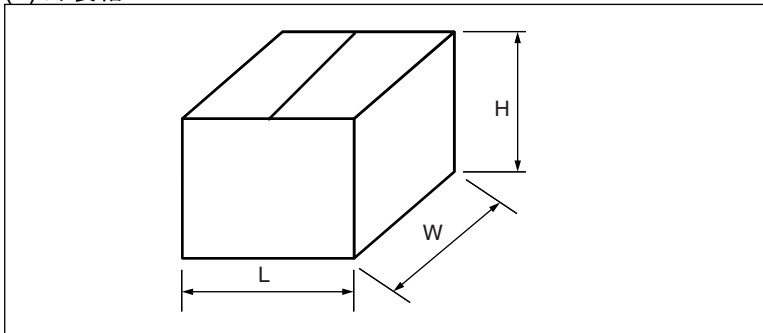
### (1) 内装箱



L	W	H
165	360	75

(单位：mm)

### (2) 外装箱



L	W	H
355	385	195

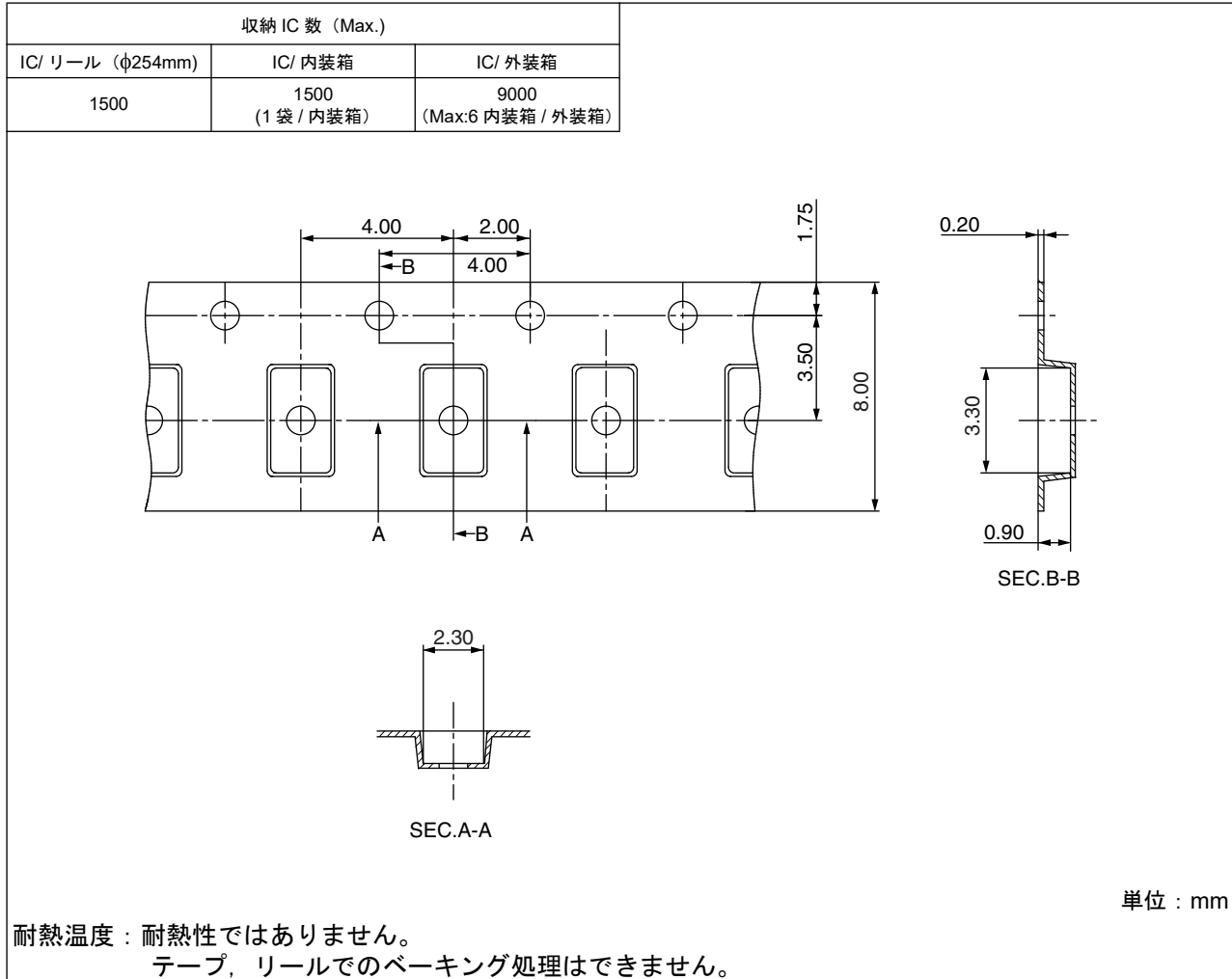
(单位：mm)

# MB85RC16

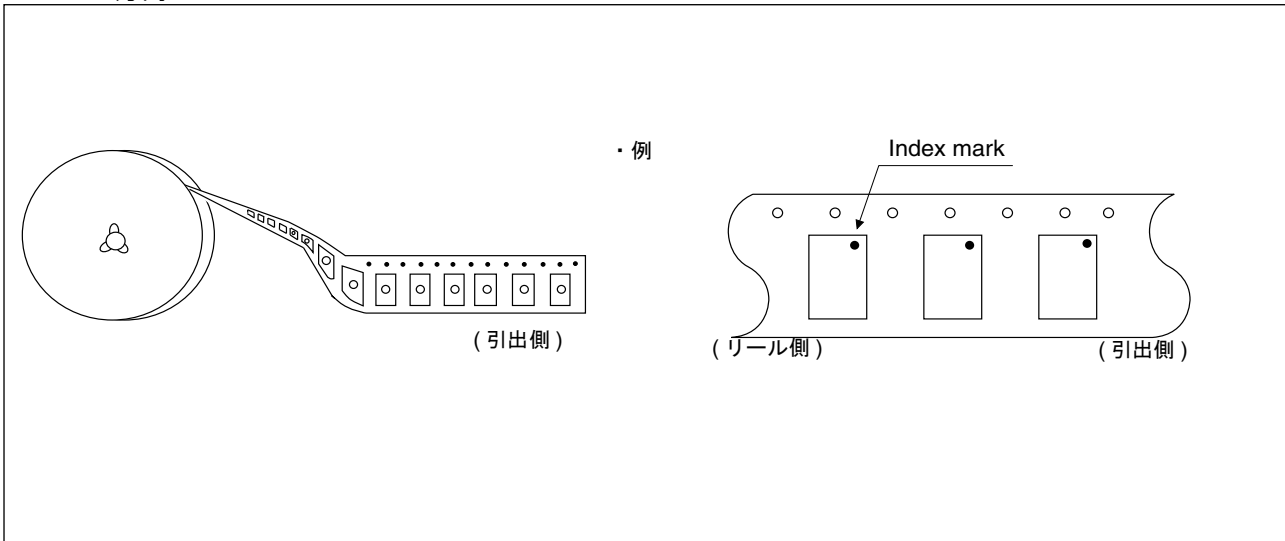
## (2) MB85RC16PN-G-AMERE1

### 1. エンボステープ (MB85RC16PN-G-AMERE1)

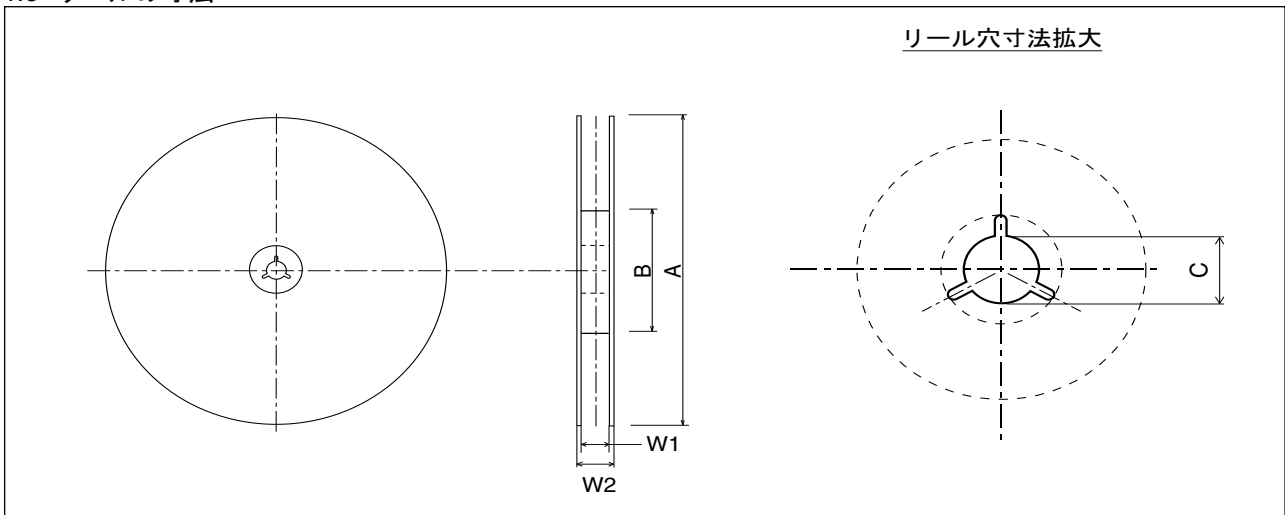
#### 1.1 テープ寸法図 (模式図) (プラスチック SON,8ピン)



## 1.2 IC の方向



## 1.3 リールの寸法



単位 : mm




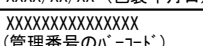

A	B	C	W1	W2
254	100	13	9.5	13.5

# MB85RC16

## 1.4 製品表示ラベル (例)

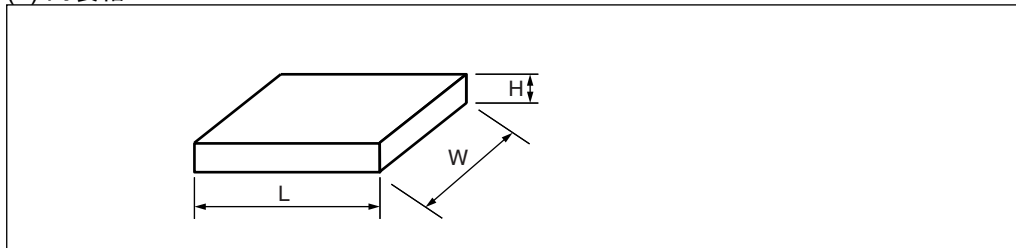
表示 I : 内装箱 / アルミラミネート袋 / (エンボステープニングの場合には, リールにも貼付)

製品表示 [C-3 ラベル (50mm×100mm) + 補助ラベル (20mm×100mm)]

XXXXXXXXXXXXXXXX (3N) 1 XXXXXXXXXXXXXXXX XXX  (3N) 2 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX  XXXX/XX/XX XXXXXXXXXXXXXXXX  XXXX/XX/XX XXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX	(顧客製品型格) (鉛フリーマーク)  (上記製品型格+製品数量のハーフコード) QC PASS (検査済) (管理番号のハーフコード) (製品数量) (顧客製品型格) (上記製品型格のハーフコード) ASSEMBLED IN xxxxx (顧客製品型格) (管理番号のハーフコード) XX/XX XXXX-XXX XXX (包装追番) XXXX-XXX XXX (管理番号) (製品ロット情報+製品数量) (特記事項)	← C-3 ラベル          ← ミシン目  ← 補助ラベル
---	---	--

## 1.5 包装箱外形寸法図

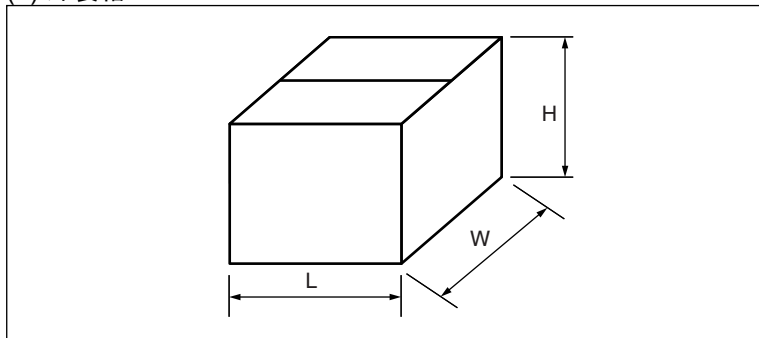
### (1) 内装箱



L	W	H
265	260	50

(単位 : mm)

### (2) 外装箱



L	W	H
565	270	180

(単位 : mm)



## ■ 本版での主な変更内容

変更箇所は、本文中のページ左側の | によって示しています。

ページ	場所	変更箇所
17	■ オーダ型格	新規型格を追加。 MB85RC16PNF-G-AME2 MB85RC16PNF-G-AMERE2
20	■ 捺印図 (例)	新規型格を追加。 MB85RC16PNF-G-AME2 MB85RC16PNF-G-AMERE2
22	■ 包装 (1) 2	新規型格を追加。 MB85RC16PNF-G-AMERE2
27-29	■ 包装 (1) 3	新規型格を追加。 MB85RC16PNF-G-AME2
30-32	■ 包装 (2)	既存型格を追加。 MB85RC16PN-G-AMERE1

## RAMXEED 株式会社

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 100 番 45 (新横浜中央ビル)

<https://ramxeed.com/jp/>

本資料の記載内容は、予告なしに変更することがありますので、製品のご購入やご使用などのご用命の際は、当社営業窓口にご確認ください。

本資料に記載された動作概要や応用回路例などの情報は、半導体デバイスの標準的な動作や使い方を示したもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがって、お客様の機器の設計においてこれらを使用する場合は、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因する損害などについては、当社はその責任を負いません。

本資料は、本資料に記載された製品および動作概要・回路図を含む技術情報について、当社もしくは第三者の特許権、著作権等の知的財産権やその他の権利の使用権または実施権を許諾するものではありません。また、これらの使用について、第三者の知的財産権やその他の権利の実施ができることの保証を行うものではありません。したがって、これらの使用に起因する第三者の知的財産権やその他の権利の侵害などについて、当社はその責任を負いません。

本資料に記載された製品は、通常の産業用、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的な用途に使用されることを意図して設計・製造されています。極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など）、または極めて高い信頼性が要求される用途（海中継器、宇宙衛星など）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。したがって、これらの用途へのご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社営業窓口までご相談ください。ご相談なく使用されたことにより発生した損害などについては、当社は責任を負いません。

半導体デバイスには、ある確率で故障や誤動作が発生します。本資料に記載の製品を含め当社半導体デバイスをご使用いただく場合は、当社半導体デバイスに故障や誤動作が発生した場合も、結果的に人身事故、火災事故、社会的な損害などを生じさせないよう、お客様の責任において、装置の冗長設計、延焼対策設計、過電流防止対策設計、誤動作防止設計などの安全設計をお願いします。

本資料に記載された製品および技術情報を輸出または非居住者に提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。

本資料に記載されている社名および製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。